低エネルギー光子に対する線量評価の研究

成山 展照*

Study on dose estimation for low energy photons

By

Nobuteru Nariyama

Abstract

Recently, the use of low energy photons from ultraviolet to several tens of keV has been extensively increased in synchrotron radiation and free electron laser facilities, where the beam is almost completely parallel and the intense photon sources several orders higher than that of conventional x-ray machines are available. In this context, the development of dose evaluation for low energy photons has been crucial for radiation protection, medical application such as coronary angiography, and heat stress in optical devices of the beam filters and monochromators. From this point, in this study the validity of a theory used for dose evaluation was examined for low energy photons, dosimeter responses of thermoluminescent dosimeters (TLDs) were measured using monoenergetic photons from synchrotron radiation, and furthermore by applying those results to dose measurements the dose estimation techniques were improved.

Cavity theory which is used for the estimation of the dosimeter response is fundamentally necessary for photon dose measurements. For the examination of the validity, the responses of LiF TLDs sandwiched between two Teflon, aluminum, copper and gold foils were measured for 30 to 200 keV x rays from a conventional x-ray machine and compared with the calculated based on the theory. The result showed that the discrepancies were 48% for gold, while 15% for the other media. By using

a Monte Carlo transport code ITS, the response in gold was found to depend largely on the accuracy of the weighting factors used in the theory even for low energy photons because of the large influence of the secondary electrons from the medium to the TLD dose. The result clarified that the criteria whether a cavity was large or small were related to the degree of the influence of the electrons from the medium to the TLD dose, not the degree of the attenuation of the electron fluence in the TLD. For the dosimeter response, noticing that the electrons incident on the TLD are all absorbed in that for the low energy photons, another calculation method was proposed using energy transmission and reflection coefficients. The response calculated with the method agreed with the measured even for gold.

To establish the monitoring technique for the intense source of synchrotron radiation, doses measured with a parallel-plate free-air ionization chamber were compared with those with a total absorption microcalorimeter for 10-40 keV monoenergetic photons from synchrotron radiation. As a result, the agreement was obtained within 3% so that the accuracy of the chamber as a monitor was confirmed.

* 原子力]技術部
原稿受付	平成10年1月13日
審査済	平成10年3月11日

For the measurement of the response characteristic of TLDs for low energy photons, LiF, Li₂B₄O₇: Cu, BeO and CaSO4: Tm TLDs were irradiated with 10-40 keV monoenergetic photons from synchrotron radiation. The glow curves were recorded using a thermoluminescence (TL) reader developed with a linear heating of $0.5-5^{\circ}$ s with an accuracy of 2% and by integrating the area the energy and dose responses were obtained. As a result, the energy responses were found not to agree with the calculated: the measured values were larger by 6% for LiF, 70% for BeO and 8-24% for CaSO4:Tm, and smaller by 8-20% for Li₂B₄O₇:Cu. Moreover, it was shown that the linear region depended on photon energy: that extends to 0.5 Gy for ⁶⁰Co gamma rays and 1 Gy for 40 keV x rays for CaSO₄:Tm. For Li₂B₄O₇:Cu, the linearity extends over 650 Gy for ⁶⁰Co gamma rays, while 300 Gy for 10 keV x rays. On the other hand, LiF and BeO exhibited the linearity to 5 Gy and 2.6 Gy, respectively, independent of photon energy. Furthermore, except for Li₂B₄O₇:Cu, supralinearity was observed that the dose response increases above the linear region, where the maximum dose response decreased with photon energy from ^{eo}Co gamma rays to 30 and 10 keV x rays. Calculations of LET (Linear Energy Transfer) for photons showed that the LET value increased with decreasing photon energy, which suggested that the dependence of supralinearity on photon energy and the disagreement between the energy response and the cavity theory were attributed to LET effect.

Using the LiF and Li₂ B_4O_7 :Cu TLDs, absorbed doses were measured in a tissue-equivalent 30-cm cubic phantom irradiated with 10 and 30 keV monoenergetic photons from synchrotron radiation. Owing to the effect of linear polarization, dose dependence on azimuthal angle around the beam axis was observed with a factor of 3.5 at maximum. The measured doses agreed with the calculated with a Monte Carlotransport code EGS4: the validity of the code and photon cross section data PHOTX was confirmed for dose calculations in the low energy region.

Using the EGS4 code, the depth doses at 0.07, 0.02-0.10 mm and 10 mm in ICRU 4- and 10-element phantoms were calculated for 1.5 to 50 keV photons. The dose at 0.02-0.10 mm depth has been recommended as the estimated depth for the stochastic effect of skin in ICRP Publication 60. The calculated result showed that the depth dose at 0.07 mm and 0.02-0.10 mm became maximum at 3 to 4 keV, below which the dose decreases owing to photon attenuation. On the other hand, between the sphere and slab geometry no large discrepancies were observed, that is, the slab geometry is better owing to the simplicity. As a result, it became clear that below 10 keV the depth dose at 0.02-0.10 mm in slab was a practical index of effective dose defined in ICRP Publication 60 instead of the 10 mm depth dose.

From the results, it is concluded that an application method of cavity theory and response characteristics of the TLDs were clarified for low energy photons: technique for the dose estimation was developed and the accuracy was improved. Moreover, the dose conversion factors were provided below 10 keV, which proposed guidelines for the point of view of radiation protection for the low energy photons.

要旨

近年、放射光の利用を目的としたシンクロトロン加 速器や自由電子レーザー施設が国内外で増加しつつあ る。それらは、数十keV以下の低いエネルギーをもつ 光子でありながら、通常のX線発生装置より数桁大き い強度をもち、指向性が非常に優れている点で、従来 の放射線にはなかった特徴を有する。このため、作業 従事者に対する放射線防護上、アンジオグラフィー (冠状動脈撮像法)をはじめとする医療利用上、ある いは窓材、モノクロメータなど材料における熱負荷上、 低エネルギー光子に対する精度よい線量評価が重要に なってきた。このような観点から、本研究では、低エ ネルギー光子に対する線量評価に必要な理論の検証お よび線量計の応答特性測定を行い、さらにそれらを線 量測定に実際に応用することにより、線量の評価技術 を向上させた。

まず、媒質中における線量計の応答を定量的に評価 する理論である空洞理論は、光子の線量測定の基本と なる。そのため、X線発生装置からの30~200keVX線 を用いてテフロン、アルミニウム、銅、金媒質中の熱 蛍光線量計(TLD)応答を測定し、空洞理論値との 比較を行った。その結果、テフロン、アルミニウム、 銅の場合には15%以内で両者は一致したにもかかわら ず、金の場合には48%ほど異なった。そこで、光子・ 電子モンテカルロ輸送計算コードITSを用いてシミュ レーションを行い、金の場合はTLD線量に対するそ の2次電子の寄与が大きいため、応答値が加重係数の

 $\mathbf{2}$

精度に大きく影響されること、つまり、空洞が"大き い"か"小さい"かの基準は、一般に考えられている ように媒質中で発生した電子フルーエンスのTLD中 における減衰の程度にあるのではなく、TLD線量に 及ぼす影響の度合いにあることを明らかにした。さら に、低エネルギー領域では媒質から発生する2次電子 はTLD中ですべて吸収される点に着目し、エネルギー 透過、反射係数を用いて線量計の応答値を計算する方 法を提案し、金の場合も含めて実験値と十分に一致す ることを示した。

次に、強度の大きな放射光に対するモニタリング技 術を確立するため、その絶対強度を補正なしに測定で きる全吸収型マイクロ熱量計を開発し、平行平板自由 空気電離箱の値と比較を行った。その結果、 ± 3 %以 内で両者の値が一致することを確認し、モニターとし ての同電離箱の精度を評価した。さらに、TLDの基 本データであるグロー曲線(温度-蛍光量曲線)を測 定するため、 ± 2 %の精度で0.5~5 \mathbb{C} /sの直線加熱 を行うTLDリーダーを開発した。

このリーダーを用いて、TLDの低エネルギー領域 における応答特性を測定するため、放射光からの10~ 40keV単一エネルギー光子をフッ化リチウム、ホウ酸 リチウム、酸化ベリリウムおよび硫酸カルシウムTLD に照射し、そのグロー曲線の面積を積分することによ り、エネルギー、線量応答値を得た。

その結果、エネルギー応答測定値は空洞理論値と一 致せず、フッ化リチウムで6%、酸化ベリリウムで70 %、硫酸カルシウムで8~24%測定値の方が大きく、 また、ホウ酸リチウムでは8~20%測定値の方が小さ くなることがわかった。また、直線領域が光子エネル ギーに依存することを明らかにし、硫酸カルシウムで は[®]Coγ線に対して0.5Gyまで、40keVX線に対して は1 Gvまで直線性が広がり、ホウ酸リチウムでは ⁶⁰Coγ線に対して650Gyまである直線性が、10keVX 線に対しては300Gyまでしか観察されなかった。他方、 フッ化リチウム、酸化ベリリウムは、光子エネルギ ーにかかわらず、それぞれ5Gy、2.6Gyまで直線性を 示した。これらのエネルギー、線量応答値は、TLD を低エネルギー領域に応用する際に利用される。なお、 ホウ酸リチウム以外は、直線領域以上で線量応答が増 大するsupralinearity(超直線性)を示し、その最大 値は、[®]Coγ線、30keV、10keVX線と光子エネルギー が低くなるほど小さい値を示した。そこで、光子に対 するLET計算により、光子エネルギーが小さいほど LETは大きくなることを定量的に示し、supralinearity の光子エネルギー依存性あるいはエネルギー応答と空 洞理論値との不一致は、LETの影響によることを示唆 した。

次に、この応答特性を測定したフッ化リチウム、ホ

ウ酸リチウムTLDを用いて、放射光からの10、30keV 単一エネルギー光子を人体軟組織等価な30cm角の立方 体均質ファントムに照射し、内部の吸収線量分布を測 定した。偏光の影響により、ビーム軸周辺部において 最大3.5倍の方位角依存性が得られるなど、放射光被 曝時の線量分布を明らかにした。さらに、その測定値 と、コンプトン散乱における電子束縛効果および直線 偏光を取り扱えるよう改良された光子・電子モンテカ ルロ輸送計算コードEGS4の計算値を比較してその一 致を確認し、低エネルギー領域における同コードおよ び用いた光子断面積PHOTXの線量計算に対する精度 を評価した。

さらに、同コードを用いて、ICRU4、10元素平板 ファントム内の0.07 m、10 m 深さ線量と、ICRP Publication 60により皮膚の確率的影響の評価深さと して報告された0.02-0.10 m 深さ線量を、1.5~50 keV 光子に対して計算した。その結果、0.07 m、0.02-0.10 m 深さ線量は、3~4 keV付近で最大値をとりそれ以 下では光子減衰により線量が減少すること、球体系の 計算値との比較により体系は計算の簡便な平板で十分 なこと、さらには、10 keV以下では0.02-0.10 m 深さ線 量が10 m 深さ線量の代わりに、ICRP Publication 60 で定義された実効線量の実際的な指標として適当であ ることを明らかにした。

これらの研究成果から、低エネルギー光子に対する 空洞理論の適用方法およびTLD線量計の応答特性が 明らかになり、線量評価の技術が発展し、その精度が 向上した。また、10keV以下の線量換算係数が整備さ れ、低エネルギー光子に対する放射線防護の考え方に 指針が与えられた。

一月 次一

Abstract1
要旨2
記号表4
第1章 序論
1.1 本研究の目的
1.2 本研究の概要
参考文献8
第2章 低エネルギー光子に対する空洞理論の適用性
2.1 空洞理論
2.1.1 Burlin以前の空洞理論9
2.1.2 Burlinの理論10
2.1.3 空洞・媒質間の組成が大きく異なる場合の
加重係数
2.2 X線照射実験
2.2.1 方法
2.2.2 箔厚さ決定法

2.2.3 TLD校正	··14
2.2.4 f 値測定結果	··15
2.3 実験値と空洞理論値の比較	15
2.4 モンテカルロ輸送計算	··15
2.4.1 f 値計算 ······	··15
2.4.2 実験とITS計算における f 値の差異の原	天
••••••	··16
2.4.3 加重係数の計算	…16
2.4.4 電子フルーエンス減衰係数の計算	··16
2.4.5 f 値の加重係数精度に対する感度	··17
2.5 f 値の新たな計算法	••18
2.5.1 式の導出	18
2.5.2 式の適用範囲	18
2.6 結論	··20
参考文献	21
第3章 低エネルギー光子に対するTLD応答特	 4
	 22
31 放射光強度チニタリング技術の開発	22
311 今吸収刑マイクロ執景計	
9.1.1 主要代生、1 / L 派重司 9.1.9 白山穴写雪離箱	
9.1.2 日田王X电離相 3.9 直線加熱工↓ D.リーダーの閉発	
3.2 直線加熱TLDリーターの用光 ····································	··· 24
$3.2.1$ Randan \geq Wirkinson \pm	••24
0.4.4 システム ····································	••24
3.2.3 加熱特性	••24
3.2.4 尤フィルターと尤電于増倍官 ···········	25
3.3 放射光を用いたTLD心谷測定	26
3.3.1 エネルギー、線量応谷の定義	···26
3.3.2 実験条件	···26
3.3.3 フッ化リチウム(LiF)測定結果	29
3.3.4 ホウ酸リチウム(Li₂B₄Oァ:Cu)測定結果	
······	31
3.3.5 酸化ベリリウム(BeO)測定結果	···32
3.3.6 硫酸カルシウム(CaSO₄:Tm)測定結果	
	33
3.3.7 エネルギー、線量応答の測定結果	··35
3.3.8 光子に対するLET計算	··35
3.4 結論	··37
参考文献	37
第4章 低エネルギー光子に対するファントム内明	吸収
線量分布	39
4.1 放射光実験	39
4.1.1 線源条件	39
4.1.2 線量分布測定	39
4.1.3 ファントム内吸収線量への変換	··40
4.1.4 変換にともなう補正	••41
4.1.5 測定結果	··41
4.2 モンテカルロ解析	••41
4.2.1 EGS 4 \beth – \Bbbk ······	••41
4.2.2 計算方法	••42
	14

4.2.3 計算値と測定値の比較42
4.3 結論
参考文献44
第5章 低エネルギー光子に対する線量換算係数計算
5.1 計算条件44
5.2 他計算との比較(10~50keV)45
5.3 光子断面積間の比較(10, 15, 20 keV)45
5.4 単位フルーエンス当たり深さ線量45
5.4.1 計算結果(1.5~50keV)45
5.4.2 実効線量との比較46
5.5 結論46
参考文献46
第6章 総括
谢辞
付録 ICRP,ICRU関係用語 ······49

記号表

第2章

$A(E_{r},T)$	光子により発生した初期電子スペクトル
D	吸収線量
е	電子の電荷
g	空洞の平均行程長さ
J	単位質量当たり電子が生成する電離イオン
	の電荷
Рк	K殻で光電効果がおこる割合
R	電子CSDA飛程
S_{mg}	電子に対する媒質と気体の質量阻止能比
Sc	電子質量衝突阻止能
t	厚さ
Wg	気体中でイオン対を作るのに必要な平均エ
	ネルギー
Υк	K殼蛍光収量
β	電子の実効質量吸収係数
η tr, η ref	エネルギー透過、反射係数
μ a	光子線減衰係数
μ _{en} / $ ho$	質量エネルギー吸収係数
μ_{τ}	光電効果による減衰係数
ρ	密度
$\Phi^{\circ}_{w}, \Phi^{\circ}_{c}$	平衡電子フルーエンス(媒質、空洞発生)
$\Phi_{ m w}$, $\Phi_{ m c}$	空洞内平均電子フルーエンス(媒質、空洞
	発生)
第3章	
a	ビーム断面積
А	光子減衰率

A C 熱容量

吸収線量分布 d(L)

Е	活性化エネルギー
Ev	集電場値
$E_{\rm x}$	照射線量率
h	熱伝達係数
Io	平均イオン化ポテンシャル
Is	飽和電流値
k	ボルツマン定数
Kh	湿度補正係数
$K^*(T',T)$	エネルギーT'の電子がエネルギー
	Tの2次電子を発生させる確率
1	電極長
Р	熱出力
S	頻度因子
$S_{\rm tot}$	全電子質量阻止能
t(L)	track length分布
Z	原子番号
β	加熱速度
destra a unitar	
第4章 、	
d 	光子行程長さ
F(x,Z)	原子形状因子(xは運動量輸送、Zは原子
	番号)
	$x = \sin(\theta / 2) / \lambda$
	θ :散乱極角, λ :光子波長
k₀,k	入射、散乱光子エネルギー

Р	偏光度
S(x,Z)	非干涉性散乱関数
$\sigma_{ m c}$	コンプトン散乱断面積
σ KN	Klein-Nishina断面積
$\sigma_{ m R}$	レイリー散乱断面積
σ T	トムソン散乱断面積

第5章

H₽	個人線量当量
H*	周辺線量当量

第1章 序論

1.1 本研究の目的

近年、フォトンファクトリー¹⁾に代表される、放射 光の利用を目的としたシンクロトロン加速器や自由電 子レーザー施設が国内外で増加しつつある。電子シン クロトロン加速器とは、円形の閉軌道で電子を高周波 電磁場で加速、あるいは長時間一定のエネルギーで軌 道内に蓄積する装置であり、電子軌道を電磁石で曲げ るときに放出される電磁波が放射光である。その放射 線は、紫外領域から数十keVまでの低いエネルギーを もつ光子でありながら、通常のX線発生装置より数桁 大きい強度をもち、指向性が非常に優れている点²⁾で、 従来の放射線にはなかった特徴を有する。こうした利 点から、材料、物性分野における構造解析、リソグラフィー、生物に対する放射線影響、医学における診断など多方面において、その利用が行われている。とくに、最近は第3世代放射光と呼ばれるESRF³¹、APS⁴¹、SPring-8⁵¹といった6~8 GeVの大型施設の運転によって、さらに大強度、高エネルギーのビームが得られることになり、ますますその利用範囲も広がるものと期待されている。

一方、その利用に付随して新たな問題も生じている。 第1に、放射線安全上の問題である。エネルギーが低 いといえども、放射光はX線である。実験者に対する 放射線防護の対策を行う必要があるが、こうした大強 度で低エネルギーが主になる施設は従来なかったこと から、線量評価に必要な技術およびデータが十分でな い。また、アンジオグラフィー(冠状動脈撮像法)に 放射光を用いる研究が進められているが⁶⁾、そうした 医療診断時の被曝線量評価についても同じことがいえ る。さらに、施設に目を移せば、その大型化にともな い、窓材、モノクロメータなど光学素子の熱負荷¹⁾が 問題となっており、こうした放射線加熱や効果を測る 尺度として吸収線量が重要となっている。このように、 施設の増加、大強度化、利用範囲の広がりに歩調を合 わせて、低エネルギー光子に対する線量評価技術を向 上させる必要性が増大している。

そこで、その線量評価を進める上で解決しなければ ならない課題および満たすべき条件を、理論、開発・ 測定および応用面に分けて以下に述べる。

[理論] まず、線量を評価するためには、その値を実測する 必要がある。たとえば、被曝線量を測定する場合、人 体模擬材料(ファントム)中に線量計を挿入する。し かし、通常、線量計はその材料とは異なる組成をもつ ので、その線量計の読み値は、直接ファントム中の線 量を表わさない。さらに、その差異は低エネルギーほ ど増大するため、その読み値を対象とする材料内の線 量に変換を行うときの精度が低エネルギーでは重要に なってくる。この変換に用いられる理論は空洞理論と 呼ばれ、従来[®]Coγ線のエネルギー領域を中心に調べ られてきており、100keV以下の低エネルギー光子に 対する適用性については、その必要性が必ずしも高く なかったこともあり、十分に調べられてこなかった。 特に、固体線量計に対して用いられてきたBurlinの空 洞理論⁸⁾については、用いられている加重係数につい て理論上多くの議論がなされており 9) 10 11、その適用 を行うにあたっては実験による検討が必要とされてい

[開発·測定]

3^{10) 12)}

50keV以下の低エネルギーX線の線量測定について は、Greeningが指摘したように、それ以上のエネル

(55)

ギーとは異なる厳しい条件がある¹³⁾。

- (1)エネルギーが低くなるにつれて、光電効果が顕著になり、光子断面積が光子エネルギーに依存して大きく変化するようになる。したがって、エネルギースペクトルの情報がより詳細に必要となる。
- (2)低エネルギーの光子は、容器や空気中で容易に減衰 するため、ある物質の吸収線量を測定する場合、測 定位置の精度に大きく依存することになる。
- (3)大きな質量エネルギー吸収係数および高い照射線量率により、電離箱にイオン再結合、電場の空間電荷効果、電場ひずみ⁶⁰といった問題が生じる。

条件(1)を満足するためには、線源として単一エネルギー が理想であり、放射光を用いれば、こうしたスペクト ル広がりに起因する誤差を最小限にできる。条件(3)は、 照射強度のモニター技術に関わってくる。すなわち、 放射光施設において照射を行う場合、このように低い エネルギーで大強度の光子ビームを測定した例はほと んどない。そこで、放射光を透過型検出器たとえば電 離箱を用いてモニターする場合、イオン再結合などの 欠点を持たない別の原理に基づく測定器により強度の 絶対値を測定し、両者の値を比較することにより、そ の妥当性を評価する必要がある。特に、全吸収させる ことが容易であること、制動放射線の影響が少ないと いった性質は、熱量計などの測定器においては利点と なるので、そうした測定器と比較を行うことが考えら れる。

そして、線量計として何を選択するかが問題である。 既存の線量計を考えた場合、たとえば放射線管理区域 で作業を行う場合に用いられる個人被曝線量計は、現 在30~50keVまでのエネルギー特性しか考慮されてい ない。熱蛍光線量計(TLD)もそのひとつである。 しかし、低エネルギー光子に対する線量計としては、 やはりTLDが最も適していると考えられる。その理 由として、

- (1)素子自体が小さいので自己吸収や減衰、散乱の影響 が少なく、フッ化リチウムやホウ酸リチウムなど人 体軟組織の実効原子番号に近い素子を用いれば良好 なエネルギー特性が得られる。
- (2)低線量から高線量まで広い範囲に直線性を有しており、放射光のような強度の強い線源にも適している。(3)通常、線量率依存性を示さない。
- (4)種々な実効原子番号をもつ素子を利用できるため、 人体以外の各種材料中の吸収エネルギーを測定する 場合にも適用できる。

ことが挙げられる。

TLDのエネルギー応答、直線性を調べる上で、 Greeningは、LiFのX線応答に影響を与える因子とし て、TL物質の質量エネルギー吸収係数、活性体の割 合、粒子径、線量レベル、LET、TLD中の光子減衰 などを挙げている¹³。このうち、LETの影響について は、いくつかのTLDにおいて、発光効率、直線性の 光子エネルギー依存性が指摘されてきたことに基づい ている^{15) 16) 17)}。TLD測定は、吸収エネルギーに比例し た発光量を得られることを前提にしており、もし、発 光効率が、校正に用いたエネルギーと対象とするエネ ルギーとの間で異なるとすると、空洞理論に基づきェ ネルギー応答を計算しても、期待した性能を得られな いことになる。しかし、注意すべきことは、今まで報 告された測定値の間には、かなりばらつきが見られる ことである。これには、いくつかの原因が考えられる。 たとえば、[®]COγ線に対する相対発光効率は、モニタ リングが唯一可能な空気中のエネルギー応答を測定す ることによって得られてきたが、そうした測定値は、 従来こうした低エネルギー領域で単一エネルギーの線 源が得られなかったこともあり、ほとんどがスペクト ル広がりのあるX線発生装置により行われている。つ まり、最初に挙げたGreeningの条件(1)を満足してい ない。また、条件(2)のTLD中の光子東減衰を考慮し ていないものもある。加熱方法や加熱速度、発光量の 積分量とピーク値のどちらを用いるか、またその積分 範囲など多くの点で異なっている。さらには、グロー 曲線を調べていない報告もある。グロー曲線は、加熱 温度の関数としてTLDの発光強度を表した曲線で、 Horowitzが述べているように^m、エネルギー応答を 測定するときは、対応するエネルギーに対して、この グロー曲線と線量応答の測定をともなう必要がある。 なぜなら、それらは、測定データの妥当性や発光ピー クの挙動に関する情報を与えてくれるからである。し かし、グロー曲線の形状、ピーク温度は、Randallと Wilkinsの式¹⁸⁾によって説明されるように、加熱速度 に依存する。また、その面積も加熱速度に依存すると の報告がなされている¹⁹。そのため、グロー曲線を得 るためには、温度再現性があり、直線加熱性の優れた リーダーが必要となる。以上、線量計として応用する 上で必要な低エネルギー領域における応答特性を得る ためには、こうした条件をすべてそろえて測定を行う ことが求められる。

[応用]

個人被曝線量計は、常に人体に装着した状態で線量 を記録することが求められる。また、被曝評価には人 体の吸収線量を測定しなければならないことから、 TLDを個人線量計として応用するには、実際に人体 の代用であるファントムとともに使用し、線量測定を 実証する必要がある。さらに、アンジオグラフィなど

(56)

医療照射の被曝評価のためには、深部の線量分布が必 須である。しかし、これらも線源スペクトル、光子減 衰といった前述の問題に起因して、深さ依存のスペク トル・角度分布、それにともなう自己吸収の評価方法、 線量計自身による放射線場の擾乱等といった問題がか らんでくる。そのため、線源としては単一エネルギー が理想であり、用いる線量計の条件として、なるべく スペクトルの影響を受けないよう軟組織等価な組成を もち、薄くホルダー等が付属していないことが必要で ある。

放射線管理上、低エネルギー領域における線量換算 係数の整備も重要である。放射線防護上の基本原則に ついては、国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告を 行ってきた。同委員会は、1990年に重要な勧告を行 い²⁰⁾、実効線量に関する防護基準、原則について大幅 な変更を行った。それは、放射線荷重係数、等価線量 の導入、実効線量における組織荷重係数の変更である。 勧告された組織荷重係数の値を、表1.1に示す。新た に皮膚線量に0.01の組織荷重係数が割り当てられたの が特色である。このICRP Publication 60に基づく実 効線量は、Zanklらにより10keVから10MeV光子に対 して²⁰、また山口により17keVから8.5MeV光子に対 して²⁰計算されている。

しかし、実際には、測定が著しく困難な実効線量の

組織荷重	係数 WT
ICRP 26	ICRP 60
(1977)	(1990)
0.05	
0.25	0.20
0.12	0.12
-	0.12
0.12	0.12
-	0.12
-	0.05
0.15	0.05
-	0.05
-	0.05
0.03	0.05
-	0.01
0.03	0.01
0. 30	0.05
	組織荷重 ICRP 26 (1977) 0.25 0.12 - 0.12 - 0.15 - - 0.03 - 0.03 0.30

表1.1 組織荷重係数

代わりに、計測実用量が導入されている。国際放射線 単位・測定委員会 (ICRU) は、Report 39³⁰ におい てICRU球の適当な深さにおける線量当量を実効線量 当量の代わりに計測実用量の基準として用いることに し、放射線場を規定し、環境線量と個人線量に分けて 計測実用量を定義した。すなわち、ICRU球を用いて 周辺線量当量、方向性線量当量、透過性個人線量当量、 表層性個人線量当量を定義した。このICRU球という のは、ICRUがReport19²⁴⁾において人体の代わりに放 射線場に置き、線量の基準を決定する概念を提示した ときに、そのレセプターとしてはじめて提案した4元 素 (H,C,N,O) からなるファントムである。その計測 実用量はICRU Report 43⁵⁵においてはじめて用語と して定義され、ICRU Report 47²⁶⁾は、計測実用量の うち方向性線量当量の定義を放射線入射角度との関係 において明確にし、また個人モニタリングとして0.07、 3、10mm深さの個人線量当量を示した。

光子フルーエンスあるいは空気カーマから、そうし た計測実用量であるICRU球あるいは平板内の線量に 換算するための係数は、多くの研究者によって計算さ れてきた。ICRPもReport 51²⁰において、体外放射 線に対する線量換算係数のデータをまとめているが、 10keV以下については、考慮しておらず現在その基準 がない。また、そうした低エネルギーX線に対して重 要となる皮膚線量は、ICRP Publication 26²⁰⁰におい て線量当量の評価から除外され、線量限度は0.07mm深 さで別に定義されていたが、1991年にICRP内の専門 委員会の報告により²⁰⁰、皮膚線量は確率的効果に対し ては、体全体にわたって0.02mmから0.1mmの間にある 基底層の深さで評価するべきとされた。以上のような 新しい基準に基づく線量計算の再評価が現在重要となっ ている。

その換算係数の計算に当たっては、信頼すべき計算 コードおよび断面積を用いることが重要である。しか し、低エネルギーにおける輸送計算の妥当性を評価で きる実験は、ほとんど行われていない。その光子輸送 では、とくに、光電吸収、コンプトン散乱、レイリー 散乱が関係するが、このうちコンプトン散乱では電子 束縛効果を考慮しなければならず、Klein-Nishinaの 式をそのまま適用できないなど、従来のエネルギー領 域とは取り扱いが異なる。さらに、カーマ近似の妥当 性すなわち2次電子の影響の有無を調べる必要がある。 こうしたことから、ファントム内の深部線量分布など のベンチマーク実験と比較し、その精度評価を行った 計算コードを、低エネルギー光子に対する換算係数の 計算に用いる必要がある。

以上、低エネルギー光子に対する線量評価を進める 上で必要な条件、課題を整理すると次のようになる。

- 8
- 空洞理論の適用性の検証
- ・グロー曲線をともなったTLDのエネルギー応答、 直線性の測定
 - 線源エネルギーは単一
 - 線源強度モニターと、他の原理に基づく測定器と の比較

温度再現性の優れた直線加熱TLDリーダーの開発

- ・組織等価TLDのファントムに対する応用
- ICRP Publication 60に基づく10keV以下も含めた 線量換算係数の計算および実効線量との比較

計算コードと光子断面積の低エネルギー光子輸送 に対する妥当性の評価

1.2 本研究の概要

本研究では、まず基本となる空洞理論の低エネルギー 光子に対する適用性を調べるため、フッ化リチウム (LiF)熱蛍光線量計(TLD)をテフロン、アルミニ ウム、銅、金箔ではさみ、X線発生装置からの30~200 keVX線を照射して応答値を測定した。その値と空洞 理論値との比較を行ったところ、不一致が見られたた め、その原因を明らかにすることにした。まずモンテ カルロ光子・電子輸送計算コードITS³⁰の精度を確認 し、その上で、同コードを用いて空洞理論値と測定値 の差異を考察した。さらに、低エネルギー光子に対し て、高原子番号物質に対しても応答値を算出できる式 を、同理論に基づいて新たに提案した。

次に、放射光に対するモニタリング技術を確立する ため、まず、全吸収型のマイクロ熱量計を開発し、放 射光絶対強度の測定を行った。その値と平行平板自由 空気電離箱の値を比較することにより、モニターとし ての同電離箱の精度を評価した。また、TLDのグロー 曲線を記録するため、直線加熱TLリーダーを開発し、 その性能を確認した。

そのリーダーを用いて、熱蛍光線量計を実際に低エ ネルギー光子に対する線量測定に応用するため、人体 軟組織等価な素子として広く利用されているフッ化リ チウム (LiF)、ホウ酸リチウム (Li₂B₄O₇:Cu)、酸 化ベリリウム (BeO)、及び環境線量測定用であり、 シリコン材料と近い原子番号をもつ硫酸カルシウム (CaSO₄:Tm) TLDのエネルギー、線量応答を、シン クロトロン放射光からの10-40keV単一エネルギーを 用いて測定した。各応答値は、まずグロー曲線を直線 加熱により記録し、その面積を積分することにより得 た。エネルギー応答値は空洞理論値に基づく計算値と、 線量応答は[®]Co γ 線に対する結果と比較した。さらに、 その光子エネルギー依存性を考察するため、各グロー 曲線の挙動をそのピーク大きさ、ピーク温度を用いて 議論した。 次に、上記の人体軟組織等価な薄型TLDであるフッ 化リチウム、ホウ酸リチウムを用いて、シンクロトロ ン放射光からの10、30keV単一エネルギーX線を人体 軟組織等価な30cm角の立方体均質ファントムに照射し、 内部の吸収線量分布を測定した。その測定値と、コン プトン散乱における電子束縛効果および直線偏光の散 乱方位角に対する影響を考慮できるよう、低エネルギー 光子用に拡張された光子・電子モンテカルロ輸送計算 コードEGS 4³⁰の計算値を比較し、その計算精度およ び光子断面積を評価した。

そのEGS4コードを用いて、ICRU4、10元素の組 成をもつ平板ファントム内の0.07mm、0.02-0.10mm、10 m深さ線量を、1.5keVから50keV光子に対してそれぞ れ計算し、他の球、平板体系計算値と比較した。その 結果について、1990年のICRP勧告に基づき計算され た実効線量計算値と比較を行い、議論した。

参考文献

- National Laboratory for High Energy Physics, "Photon Factory Activity Report 1994," KEK Progress Report 95-1 A/M (1995).
- 2. 日本物理学会、"シンクロトロン放射"、培風館 (1986).
- 3. Haensel, R., "Status of the ESRF at the end of 1990," Nucl. Instru Meth. A303, 405-412 (1991).
- 4. Shenoy, G.K., "Status of the Advanced Photon Source project," Nucl. Instru Meth. A303, 413-420 (1991).
- 5. Kamitsubo, H., "8 GeV synchrotron radiation facility project in Japan: JAERI-RIKEN SPring-8 Project," Nucl. Instru Meth. A303, 421-434 (1991).
- 6. Hyodo, K., Nishimura, K. and Ando, M., "Coronary angiography project at the photon factory using a large monochromatic beam," In: Handbook on synchrotron radiation, Vol. 4, Elsevier Science Publishers B.V. (1991).
- 7. 大柳宏之、"シンクロトロン放射光の基礎"、丸善 (1996).
- 8. Burlin, T.E., "A general theory of cavity ionization", Br. J. Radiol., 39, 727-734 (1966).
- 9. Horowitz, Y.S. and Dubi, A., "A proposed modification of Burlin's general cavity theory for photons," Phys. Med. Biol., 27, 867 (1982).
- Shiragai, A., "A comment on a modification of Burlin's general cavity theory," Phys. Med. Biol., 29, 427-432 (1984).
- 11. Janssens, A., "The fundamental constraint of

cavity theory," Phys. Med. Biol., 29, 1157-1158 (1984).

- Horowitz, Y.S., Moscovitch, M., Mack, J. M., Hsu, H. and Kearsley, E., "Incorporation of Monte-Carlo electron interface studies into photon general cavity theory," Nucl. Sci. Eng., 94, 233-240 (1986).
- Greening, J.R., "Dosimetry of low energy x rays," In: Topics in Radiation Dosimetry, ed. F.H. Attix, Academic Press, New York (1972).
- Boag, J.W., "Ionization chamber," In Radiation Dosimetry, Vol. II, ed. F.H. Attix, Academic Press, New York (1966).
- 15. Almond, P.R., McCray, K., Espejo, D. and Watanabe, S., "The Energy Response of LiF, CaF₂, and Li₂B₄O₇:Mn from 26 keV to 22 MeV," Proc. 2nd Int. Conf. on Luminescence Dosimetry, Springfield, CONF-680920, 410-423 (1968)
- 16. Tochilin, E., Goldstein, N. and Lyman, J.T., "The quality and LET dependence of three thermoluminescent dosimeters and their potential use as secondary standards," Proc. 2nd Int. Conf. Lumin. Dosim., Springfield, CONF-680920, 424-437 (1968).
- Horowitz, Y.S. (Ed.), "Thermoluminescence and Thermoluminescent Dosimetry," Vols 1-3, CRC Press, Florida (1984).
- Randall, J.T. and Wilkins, M.H.F., "Phosphorescence and electron traps. I. The study of trap distribution," Proc. R. Soc. London, A184, 366-389 (1945).
- Gorbics, S.G., Nash, A.E. and Attix, F.H., "Thermal quenching of luminescence in six thermoluminescence dosimetry phosphors-II," Int. J. Appl. Radiat. Isot., 20, 843-852 (1969).
- 20. International Commission on Radiological Protection, "1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection," ICRP Publication 60, Pergamon Press, Oxford (1991).
- Zankl, M., Petoussi, N. and Drexler, G., "Effective dose and effective dose equivalent the impact of the new ICRP definition for external photon irradiation," Health Phys., 62, 395-399 (1992).
- 22. Yamaguchi, Y., "Dose conversion coefficients for external photons based on ICRP 1990 Recommendation," J. Nucl. Sci. Tech., 31, 716-

725 (1994).

- 23. International Commission on Radiation Units and Measurements, "Determination of dose equivalents resulting from external radiation sources," ICRU Report 39 (1985).
- 24. International Commission on Radiation Units and Measurements, "Radiation quantities and units," ICRU Report 19 (1971).
- 25. International Commission on Radiation Units and Measurements, "Determination of dose equivalents resulting from external radiation sources-Part 2," ICRU Report 43 (1988).
- 26. International Commission on Radiation Units and Measurements, "Measurement of dose equivalents from external photon and electron radiations," ICRU Report 47 (1992).
- International Commission on Radiological Protection, "Data for use in protection against external radiation," ICRP Publication 51, Pergamon Press, Oxford (1987).
- International Commission on Radiological Protection, "Recommendations of the International Commission on Radiological Protection," ICRP Publication 26, Pergamon Press, Oxford (1977).
- 29. International Commission on Radiological Protection. "The biological basis for dose limitation in the skin," ICRP Publication 59, Pergamon Press, Oxford (1991).
- 30. Halbleib, J.A., Kensek, R.P., Mehlhorn, T.A., Valdez, G.D., Seltzer, S.M. and Berger, M.J., "ITS Version 3.0: The integrated TIGER series of coupled electron/photon Monte Carlo transport codes", SAND91-1634 (1992).
- Nelson W.R., Hirayama H. and Rogers D.W. O., "The EGS4 code system," SLAC265 (1985).

第2章 低エネルギー光子に対する 空洞理論の適用性

2.1 空洞理論

2.1.1 Burlin以前の空洞理論

光子に対してある物質中の吸収線量を測定する場合、 通常その材料とは異なる物質からなる線量計を挿入す るが、この場合、線量計の読み値を人体内の線量に変 換する時に空洞理論を用いる。これは、歴史的に気体 の入った電離箱がその線量計として用いられてきたこ とによる。空洞理論の基礎は、Bragg¹⁾とGray²⁾³⁾ によって築かれた。光子によって一様に照射され、そ の中の気体が詰まった小さな空洞のある場所では電子 平衡が成立しているような、十分に大きな媒質では、 電離箱の気体中の吸収線量Dmは

$D_s = s_{mq} J W_q / e$

(2.1)

で与えられるとした⁴⁾。 J は単位質量当たり電子が生 成する電離イオンの電荷であり、W g は気体中でイオ ン対を作るのに必要な平均エネルギー、Smg は電子に 対する媒質と気体の質量阻止能比である。空洞は電子 の場に何ら影響を及ぼさず、空洞中で発生した電子は 無視でき、電子は微小エネルギーずつエネルギーを失 う "連続減速近似"過程によってのみエネルギーを失 うといった条件が必要とされる。

SpencerとAttixは、2次電子のうち、さらに電離を 起こすのに十分なエネルギーをもったる線の存在に着 目した⁵⁾。空洞内で発生したこうした電子は、空洞中 でエネルギーをすべて失わず、いくらかのエネルギー をもって空洞から外に出てゆく。つまり、連続減速近 似に基づく質量阻止能では、実際に空洞で吸収される エネルギーを過大評価することになる。そこで、彼ら は質量阻止能の計算には、エネルギー損失があるカッ トオフエネルギームよりも小さい衝突のみを考慮す べきと考えた。 Δ より大きなエネルギーをもつ電子は、 空洞の外に出るような飛程をもつことから、 Δ は空 洞の大きさに関係した量といえる。こうした、 Δ が ある値をもった阻止能は、"限定"阻止能と呼ばれる。

2.1.2 Burlinの理論

2.1.1は、空洞が気体で、空洞中における光子の相 互作用を無視できる場合であった。しかし、空洞が固 体で、しかもその寸法が空洞中で発生する電子の飛程 より大きい場合には、空洞中での光子の相互作用が顕 著になり、空洞中の吸収線量はこの光子相互作用によっ て決定されるようになる。つまり、媒質と空洞の吸収 線量の比は、質量エネルギー吸収係数の比によって与 えられる。Burlinは、この点に着目して、すべての大 きさの空洞に対して適用できる理論を築いた⁶⁰。

光子によって一様に照射されたある媒質内の、電子 平衡が成立している点における吸収線量を測定する場 合、媒質内の吸収線量Dmは、線量計内の吸収線量D。 から、以下の関係式を用いて求められる。

$$f = \frac{D_c}{D_m} \tag{2.2}$$

fの値は光子エネルギー、線量計の組成、形状、寸法、 媒質の種類に依存し、通常、空洞理論によって与えら れる。Burlinの理論は、空洞、つまり線量計が媒質中 からの2次電子の飛程に比べて小さい場合と大きい場 合に分け、一般の大きさの場合には各々の成分和とす るものである。つまり、

 $f(E_{\tau}) = \overline{d}(E_{\tau})f_{s}(E_{\tau}) + (1 - \overline{d}(E_{\tau}))f_{l}(E_{\tau}) \quad (2.3)$ となる。ここでf_s(E_t)、f₁(E_t)はそれぞれ小さな空 洞、大きな空洞に対するfを表す。 $d(E_{\tau})$ は、媒質 からの電子フルーエンスの空洞内での減衰に関係した 加重係数である。

小さな空洞の f すなわちf_s(E_r) は、 2.1.1項で説 明したSpencerとAttixの理論に基づいている。彼らは、 空洞の大きさが電子の飛程に比べてずっと小さい場合、 その電子線源に対する f の値は次の式によって求めら れるとした。

$$f_s(T_o) = \frac{\int_{\Delta}^{T_o} \phi_m(T_o, T) S_c(T, \Delta) dT}{T_o} \quad (2.4)$$

ここで、T。は入射電子エネルギー、 $\phi_m(T_o,T)$ は2次電子平衡スペクトル、S。(T, Δ)は限定質量衝突阻止能を表す。上式は次の条件下で成り立つ。

a.媒質中で生じた電子スペクトルは空洞の中でも変化しない。

b.媒質中で生じた電子エネルギーフルーエンスは空 洞の中でも減衰しない。

c.空洞の存在は電子平衡場を乱さない。

式 (2.4) は電子照射に対する式であり、光子入射 に対しては、f_sの値は式 (2.4) を用いて次のように 与えられる⁷。

$$f_s(E_r) = \frac{\int_{\Delta}^{E_r} A(E_r, T_o) T_o f_s(T_o) dT_o}{\int_{\Delta}^{E_r} A(E_r, T_o) dT_o} \quad (2.5)$$

 E_{τ} は入射光子エネルギー、 $A(E_{\tau},T)$ は光子によって 発生した初期電子スペクトルを表す。式(2.5)の成 立には、次の条件がさらに必要である。

d.光子場は空洞の存在によって乱されない。 e.空洞中の光子の相互作用は無視できる。

次に、空洞のサイズが電子飛程に比べてずっと大きい 場合、Burlinはfの値を、

$$f_l(E_{\gamma}) = \frac{\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_c}{\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_m}$$
(2.6)

の式によって与えた。 ($\mu en / \rho$)。、 ($\mu en / \rho$)m はそれぞれ空洞、媒質の質量エネルギー吸収係数を表 す。制動放射線、特性X線の空洞からの逃げは、その 係数の中で考慮されている⁸⁾。式(2.6)の成立のた めには、条件dに加えて、

f.媒質からの2次電子は無視できる。

8.電子平衡場は、媒質・空洞間の境界から最大電子 飛程以内の地点を除いたあらゆる地点で存在する。

条件が必要である。

(60)

加重係数dについては、Burlinは、エネルギーT。 の電子に対する加重係数d(T_o)を、次の式から求め られると考えた。

$$d(T_o) = \frac{\int_o^g exp(-\beta x)dx}{\int_o^g dx}$$
(2.7)

 β は実効質量吸収係数、gは空洞の平均行程長さを表 す。光子に対するd(E₇)は、式(2.7)のd(E₇)に 等しいと仮定するか⁶⁾、式(2.7)を 2 次電子平衡スペ クトルで平均する⁹⁾ことによって計算される。

以上より、Burlinの式 (2.3)の成立には、条件 a、 d、gの他に、次の条件が必要となる^{10 11}。

h. 空洞内で発生した電子フルーエンスは、スペクト ルを変化させずに媒質からの電子スペクトルの減衰 と同じ傾きで指数関数的にビルドアップする。

ここで注意すべきことは、こうした条件を低エネル ギー光子に対して厳密に満たせるのは、媒質と空洞が 同じ組成からなる場合だけということである。つまり、 両者の組成が異なる場合、式(2.3)は成り立たない 可能性がある。

2.1.3 空洞・媒質間の組成が大きく異なる場合の 加重係数

Attixは、図2.1に示すように、Burlin理論のdは媒 質からの電子フルーエンス平均値をその媒質中での平 衡値で割った値と指摘した¹²⁾。

$$\overline{d} \equiv \frac{\overline{\Phi_w}}{\Phi_w^e} = \frac{\int_o^g \Phi_w^e exp(-\beta_w x) dx}{\int_o^g \Phi_w^e dx} \qquad (2.8)$$

つまり、dは、減衰を考慮した実際の媒質発生電子に よるエネルギー沈積の、減衰がないと仮定した場合の エネルギー沈積に対する比と考えた。同様に、1-d は、空洞発生の電子フルーエンス平均値をその空洞中 の平衡値で割った値と説明した。

$$1 - \vec{d} \equiv \frac{\overline{\Phi_c}}{\Phi_c^e} = \frac{\int_o^g \Phi_c^e (1 - exp(-\beta_c x)) dx}{\int_o^g \Phi_c^e dx} \quad (2.9)$$

この場合も、 1 - dは、ビルドアップを考慮した実際の空洞発生電子によるエネルギー沈積の、ビルドアップなしのすべて平衡場であると仮定した場合のエネル ギー沈積に対する比となる。均質な組み合わせの場合、 $\Phi_{\epsilon}^{\epsilon} = \Phi_{\epsilon}^{\epsilon}$ となり、しかも両者のスペクトル、角度分 布が同じなので指数係数も同じとなり、式(2.8)と 式(2.9)の右辺の和は1となる。つまり、Burlinの 式(2.3)と同じになる。ところが、金とLiFのような 不均質な組み合わせの場合は、 $\Phi_{\epsilon}^{\epsilon} \neq \Phi_{\epsilon}^{\epsilon}$ となり、通 常、2次電子スペクトルと角度分布も異なるため、式

$$\frac{\overline{\Phi_c}}{\Phi_c^{\theta}} \equiv \overline{d'} \neq 1 - \overline{d}$$
(2.10)

すなわち、不均質な組み合わせの場合、式(2.3) は $f(E_r) = \overline{d}(E_r) f_s(E_r) + \overline{d}'(E_r) f_i(E_r)$ (2.11)

となり、両加重係数は $\overline{d+d'} \neq 1$ (2.12) の関係になる。つまり、空洞理論の一般的な適用性を 調べるには、式 (2.11) について議論しなければなら ない。しかし、その加重係数d'の計算方法が検討さ れておらず、その適用はほとんどなされていない。そ こで、簡便で従来広く調べられてきた式 (2.3)の低 エネルギー光子に対する適用範囲をまず調べることに より、その加重係数の物理的意味を考察し、式 (2.8)、 (2.9)の妥当性を検証することにした。



図2.1 空洞中における電子フルーエンスの減衰と ビルドアップ

表2.1 用いたX線フィルターと実効エネルギー

kVp		Basic fi	ilter (mm)		Effective energy
(kV)	Al	Cu	Sn	РЬ	(keV)
40	1.3				32. 1
60		1.0			48.8
100		3.51			80. 0
200			3.03	0.52	160
250			1.01	1.99	200



図2.2 線源光子スペクトル

2.2 X線照射実験

2.2.1 方法

X線照射の実験は、日本原子力研究所の放射線標準 施設にて、10-400kVX線発生装置(HF-420C)¹³を用い て行った¹⁴⁾。用いた実効エネルギーは、32,49,80,160, 200keVであり、その値は半価層の厚さから求めた線 減衰係数に基づいている。各エネルギーで用いたフィ ルターを、表2.1に示す。実効エネルギーの最大エネ ルギーに対する比である線質指標は、すべて0.8であ り、利用できる最も単色に近いスペクトルを用いた。 図2.2は、線源から1mの距離にゲルマニウム検出器を おいて測定された光子スペクトルである¹³。実効エネ ルギー80keVのX線に対しては、タングステンターゲッ トからのK-X線が観察される。しかし、その光子数は 全体の2%であり、また、LiFと媒質のエネルギー吸 収係数は80keVの付近で大きく変化しない。さらに、 線源スペクトルは相対値として用いるので、TLD線 量に対する蛍光X線の影響は無視できると考えた。ま た、電離箱(Victoreen 550-4)を用いた測定から、 ビーム強度は半径5 cm以内で4%の均一性を持つこと、 線量計支持台の下にある可動テーブルからの散乱光子 成分は、直接線の1%以下であることが明らかになっ ている¹³⁾。

用いたTLDは、3.2mm四方で厚さが0.38mmのSolon Technologies,Inc.製のLiF(TLD-100) TLDである。 照射前に素子を400℃、1時間でアニーリングし、照 射後は初期フェーディングを避けるため、2日間放置 した。その素子を、Harshaw/Bicron製のModel 3500 TLDリーダーを用いて、毎秒10℃の速度で加熱し、 放出される熱ルミネセンスを測定した。なお、加熱は すべて窒素ガス雰囲気中で行った。

テフロン、アルミニウム、銅、金の吸収線量を測定 するために、TLDをそれらの薄い箔ではさみ、無限 媒質中と同じ条件が箔とTLDの境界近傍で近似的に 得られるようにした。金のK吸収端は80.72keV¹⁵で、 その付近では線量が著しく線源スペクトルの影響を受 けることが予想されたため、金に対しては80keVのエ ネルギーは用いなかった。他の箔では、吸収端は30keV 以下なので問題ない。線源と線量計間の距離は約1.5 mあり、照射線量は、照射直前に同位置にて電離箱 (Victoreen 550-4)を用いてモニターし、それぞれ 0.01Gy程度照射した。

2.2.2 箔厚さ決定法

2.2.2.1 ITSコードによるエネルギー透過。反射 計算

無限媒質中と同じ条件を得るためには、TLDの表 面に無限媒質中と同じ電子フルーエンスを与えるよう、 箔の厚さを決める必要がある。厚さが0から増加する につれて、箔から出てくる2次電子の数と全エネルギー は増加するが、ある厚さで飽和する。つまり、そこで 平衡値に達したと判断し、その厚さを測定に用いるこ とにした。電子数と全エネルギーの計算には、ITSコー ドパッケージ¹⁰中の1次元平板用コードTIGER, TIGERPを用いて数、エネルギー透過、反射係数を計 算した。ここで、光子に対する数、エネルギー透過、 反射係数とは、光子が1個入射した時に透過、反射し てくる電子の個数あるいはエネルギー積分値の光子エ ネルギーに対する比とそれぞれ定義している。

ITS (Version 3.0) コードは、光子と電子の輸送を 1 keVまでシミュレートできるモンテカルロ計算コー ドである。1次元多重層平板体系のTIGER、3次元 円柱体系のCYLTRAN、combinatory geometry^mの ACCEPTコードから構成される。ITSコードは、Berger とSeltzerによって開発されたETRAN®をもとにして いるため、低エネルギーの電子、光子輸送に関する多 くの挙動が考慮されている。すなわち、光子輸送にお いては、光電効果¹⁹、電子束縛効果を考慮したコンプ トン散乱²⁰、レイリー散乱²¹、そして電子対生成が計 算される。また、制動放射線、TIGERコードではK軌 道特性X線、TIGERPコードではL、M軌道特性X線、 そしてオージェ電子がシミュレートされる。電子輸送 では、計算時間短縮のため、個々の散乱を扱うのでは なく、Gaudsmitt-Saundersonの多重散乱理論²⁰を用 いていくつかの散乱をまとめて計算するcondensed history技術²⁰が用いられている。同理論は、低エネ ルギー電子輸送において、より小さな行程長さに適用 でき、散乱角の制限がない点でMolieの理論²⁴⁾より優 れている50。エネルギー沈積は、電子衝突阻止能20を

12

用いて計算され、電子のエネルギー損失は、ランダウ 分布³⁷⁰からサンプリングされる。カットオフエネルギー 以下になった電子のエネルギー沈積は、その電子が直 線に沿って一定の割合でエネルギーを失うと仮定して 計算される。さらに、同じ媒質で空間メッシュを細か く切っても電子のステップに影響しないようプログラ ムされている。同種のコードにEGS4³⁰⁰があり、どち らにも優劣があるが、ここではK、L-X線およびそれ 以下のエネルギーの電子輸送を計算する必要があり、 しかもそうした低エネルギー電子の輸送が重要なため、





図2.3 光子入射に対する電子エネルギー透過係数 横軸は電子CSDA飛程Rで規格化した箔厚さ

夜4.4 用いた泪の序	Z4.4	用い	いた泪	の厚	9
-------------	------	----	-----	----	---

Energy (keV)	Teflon	Thickne Al	ess (mm) Cu	Au
200	0. 2	0. 1	0.05	0.01
160	0. 13	0. 1	0.03	0.01
80	0. 05	0. 1	0.005	0.001
49	0. 05	0. 1	0.005	0.001

その点で優れた^{23 29} ITSの方を用いた。

同コードで計算したテフロン、アルミニウム、銅、 金箔に対するエネルギー透過係数を、実効エネルギー に対応する電子のCSDA(連続減速近似)飛程で規格 化した箔厚さとともに、図2.3に示す。テフロンの係 数は電子飛程の70%以上の厚さで飽和する。つまり、 電子飛程の70%以上の厚さで十分なことになる。アル ミニウム、銅、金に対しては、その厚さは飛程のそれ ぞれ50%、40%、30%であることが示されている。実 効エネルギー、すなわちエネルギー透過係数を数透過 係数で割った値もその厚さ以上で一定であることから、 スペクトルも変わらないことが推定された。同様の方 法で、後方の箔の厚さも調べ、その厚さは前方の厚さ と同じだけ必要であることがわかった。

箔の厚さが厚くなればなるほど、線源光子は減衰し、 その代わりに散乱、蛍光光子、制動放射線が増加する。 そのため、その厚さは、電子平衡フルーエンスを維持 しつつ、なるべく薄くなるよう決定した。表2.2に、 各々の線源エネルギーに対して決定した箔厚さを示す。 TLD前後の厚さは同じである。32keVX線に対する金 の厚さは電子飛程の10%で、必要な30%厚さより少し 薄い。

2.2.2.2 光子減衰、散乱の影響評価

表2.3に、各々の媒質における光子の平均自由行程 と電子のCSDA飛程を示す。平均自由行程の1%長さ が、ほぼ1%減衰距離に対応する。金については、電 子飛程の30%長さが1%減衰距離より大きいので、電 子平衡場を得るためには、ある程度の光子の減衰が不 可避である。線源光子の減衰は、線減衰係数³⁰⁰を用い て計算し、金の160keVで3%、200keVで2%、銅の 32keVで2%、他については1%以下の値を得た。線 源光子スペクトルを考慮しても、そのスペクトルのもっ とも低エネルギーの光子の減衰は数%程度であり、透 過スペクトルの実効エネルギーにわずかに影響を与え る程度であった。

表2.3 光子平均自由行程と電子CSDA飛程R

Energy	r Tef	lon	А	1	С	u	A	u
(keV)	mſp	R	mfp	R.	mfp	R	mfp	R
200	8. 41E+0*	5.40E-2	8. 18E+0	5.80E-2	6. 42E+0	6.81E-2	1. 09E+0	9. 00E-2
150	7.63E+0	3. 39E-2	7. 26E+0	3. 66E-2	4. 52E+0	4.31E-2	5.38E-1	5.78E-2
80	6. 13E+0	1.18E-2	4. 97E+0	1.28E-2	1. 32E+0	1.54E-2	4.58E-1	2.12E-2
50	4. 71E+0	5.24E-3	2.74E+0	5.74E-3	3.85E-1	6.95E-3	1.38E-1	9.89E-3
30	2, 51E+0	2.14E-3	8.97E-1	2. 37E-3	9.23E-2	2.91E-3	3.63E-2	4. 32E-3

K-X線については、TLD線量に及ぼす最大影響を次の式により計算した。

$$\frac{P_K Y_K (1 - exp(-\mu_\tau t_m)) (D_{LiF,K})_{iso}}{D_{LiF}} \quad (2.13)$$

 P_{κ} はK殻で光電効果が起こる割合、 Y_{κ} は蛍光収量、 μ_{τ} は箔中の光電効果の減衰係数、 t_{m} は箔厚さ、 D_{LiF} は箔ではさまれたLiFの線量測定値、 $(D_{LiF,\kappa})_{iso}$ は等方放射を仮定してITSで計算したK殻 エネルギーの光子によるLiF線量を表す。計算の結果、 金の200keVで0.8%、150keVで2%、銅の50、30keV で7%であった。同方法で、金箔からのL-X線の影響 も計算したところ、50keVで4%、30keVで3%であっ た。

電子の初期エネルギーのうち、電子が静止するまで に制動放射線のエネルギーに変換される割合として定 義されている量に放射線収量があるが、制動放射線の 影響は、この放射線収量を用いて評価した。ICRU Report 37²⁶⁰によると、金の中での200keV電子に対す る放射線収量はほんの2%であり、さきの光子減衰計 算により、光子から電子に変換されるエネルギーが数 %であることを考えれば、制動放射線として放出され るエネルギーは全体の0.02%以下であると考えられる。 散乱光子については、そのエネルギーが線源エネルギー とほとんど同じであることから、そのTLD線量への 影響は無視した。

光子束は、空洞すなわちTLD自身によって乱され、 光子束摂動と自己遮蔽を受ける。しかし、光子の平均 自由行程と比較して空洞は非常に小さいので、光子束 摂動の補正係数はほとんど1と考えられる。自己遮蔽 は、入射光子束を平行と見なし、次の式によって評価 した。

$$\frac{1 - exp(-\mu_a t_{TLD})}{\mu_a t_{TLD}}$$
(2.14)

 μ_{a} はTLDの光子線減衰係数、 t_{TLD} は、TLDの厚さで ある。計算の結果、その値は30keVで0.98、40keV以 上で1.0であった。他方、電子スペクトルの擾乱は無 視できないが³⁰、空洞理論の加重係数に含まれると仮 定した。

箔は、周りの空気中で発生した電子がTLDに影響 しない程度の厚さを持たなければならない。とくに、 金に関しては、その厚さが電子飛程よりずっと小さい ので、可能性として考えられた。そこで、空気からの 電子が金箔に与える線量をTIGERPによって計算した ところ、電子飛程の10%より深いところには、ほとん ど影響しないことがわかった。

また、箔とTLD間の空気は、箔からの電子を減衰 させ、TLDの線量をいくらか減少させうる。しかし、 過大に見積もってその厚さを0.5mmと仮定しても、30 keV電子の空気中の飛程である16.6mmよりずっと小さ いので、影響はすべてのエネルギーで無視できるとし た。

TLD中の線量分布が不均一だとすると、蛍光のTLD 中での減衰を考慮しなければならない。その度合いを 表す光学吸収係数 μ は、蛍光がTLD表面に垂直に放 射され散乱をおこさないと仮定し、Lambert-Beerの 法則

$$I = I_o \frac{1 - exp(-\mu t_{TLD})}{\mu t_{TLD}}$$
(2.15)

に基づいて測定されている³⁰。ここで、I、I₀は、それ ぞれ透過、発光強度を表す。測定の結果、μ=0.24 mm⁻¹の結果が得られており、0.38mm深さからだと9% ほど減衰することになる。後述のモンテカルロ計算で、 TLD表面と内部の線量が最も異なる金箔の場合、そ の比は3:2で、そのうち照射面側の線量はその65% を占めることがわかっている。したがって、過大に見 積もっても蛍光減衰の影響は4%である。しかし、文 献の測定は厚さ0.9mmのTLDで行われ、I/I。が0.9しか なく、誤差を考えればμの値は大きく変動しうる。ま た、照射したTLDの上に未照射のTLDを何枚か重ね て測定している例もあるが30、重ねた境界面での蛍光 減衰、反射を考慮していない。また、実際には蛍光は すべて平行ではないので、素子と増倍管受光面間の距 離でµの値も変わってくる。そこで、蛍光のTLD中 における減衰が読み値に与える影響は、多くても数% 程度と見なし、測定値自体に補正は行わなかった。

2.2.3 TLD校正

LiFの熱ルミネセンス強度は、およそ5Gy以下では LiF内の吸収線量に比例する。つまり、その線量域で は、吸収線量D_{TLD}は熱ルミネセンスから求められる ことになる。そこで、原研放射線標準施設内の [®]Coγ線を用いて、校正を行った。電子平衡状態を保 っため、TLDを3mm厚さのテフロン箔ではさみ照射 した。照射線量は、電離箱を用いて4.4%の精度で測 定されている。ここで、TLDはテフロンから放出さ れる電子の影響を受けるので、照射線量をTLD中の 吸収線量に直接関係づけることはできない。すなわち、 TLD中の吸収線量D_{TLD}([®]Co)は次の式によって得ら れる。

$$D_{TLD} = f_{TLD, Tef} D_{Tef}$$
(2.16)

 $f_{TLD, Tef}$ は式 (2.2)の、空洞がTLD、媒質がテフロ ンの場合のfの値である。空気吸収線量D_{eir}を照射さ れた時のテフロン中の吸収線量D_{Tef}は、"大きな空 洞"に対する理論を用いて、次のように書ける。

$$D_{TLD} = f_{TLD, Tef} \frac{(\mu_{en} / \rho)_{Tef}}{(\mu_{en} / \rho)_{air}} D_{air} \qquad (2.17)$$

 $f_{TLD, Tef}$ の値は、"小さな空洞"に対する理論に基づいて計算される。こうして、測定の結果、校正定数として0.866nC/Gyを得た。この定数を用いて、光電子増倍管により熱ルミネセンス光から変換された電流値を、TLD中の吸収線量に変換した。

2.2.4 f值測定結果

低エネルギー領域においても、単位吸収線量当たり のTL発光が[®]Co γ線による校正時と同じであること を確認するため、空気中において80、160、200keV光 子に対するTLD吸収線量を測定した。10keVから40keV までは、シンクロトロン放射光を用いてすでに行われ、 6%以内で一致することを確認している³⁰。本エネル ギー領域でも、Burlinの空洞理論を適用して得た単位 吸収線量当たりのTL発光は、⁶⁰Co γ線照射時と5% 以内で一致することを確認した。

fの値は、D_{TLD}を、線源エネルギーに質量エネルギー 吸収係数³⁰⁾を乗じたD^mで除して得た。線源スペクト ルは、同施設において以前、ゲルマニウム検出器によっ て測定されており¹³⁾、その値を用いて質量エネルギー 吸収係数を平均し、D^mを求めた。結果を表2.4に示す。 誤差は、照射された数個のTLDの標準偏差である。 テフロンではおよそ1であるが、アルミニウム、銅、 金と原子番号が増大するほど、また光子エネルギーが 減少するほど、fの値は小さくなった。

表2.4 fの測定値、Burlin理論値およびITS計算値

	Effective	fexp	fв	fitte	3. ⁴⁴
Medium	energy (keV)	(ơ %)		broad energy	mono energy
Teflon	49	0.808(8.5)	0.920	0.944	0. 985
	80	1.03(7.9)	0.947	0.976	1.02
	160	0.955(2.0)	0.962	0.982	0.979
	200	1.00(4.6)	0.964	0.945	0.971
A1	32	0.226(7.4)	0.209	0.219	0.220
	49	0.239(18)	0.252	0.242	0.262
	80	0.464(4.6)	0.444	0.420	0.487
	160	0.845(0.62)	0.836	0.861	0.862
	200	0.908(8.6)	0.917	0.880	0.927
Cu	32	0.0244(6.2)	0.0230	0.0247	0. 0238
	49	0.0295(2.6)	0.0297	0.0334	0.0345
	80	0.0689(13)	0.0626	0.0638	0.0678
	160	0.306(5.4)	0.275	0.298	0.333
	200	0.524(14.7)	0.489	0.462	0.524
Au	32	0.0104(16)	-	0.0105	0. 0111
	49	0.0151(5.7)	0. 0208	0.0161	0.0162
	160	0.0743(2.2)	0.105	0.0611	0.0711
	200	0.115(2.1)	0.170	0. 103	0.110

^{*}図 2.2の広スペクトルと単一エネルギー両線源について計算

2.3 実験値と空洞理論値の比較

低エネルギー領域における空洞理論の適用性を調べ るため、同理論を用いてf(D)の値を計算した。その 適用に当たっては、 β 、すなわち加重係数における指 数関数の指数部を、どのように計算するかが重要であ る。 β の表現についてはいくつかの提案がなされてい るが⁸⁰、ここでは、

$$exp(-\beta R) = 0.01 \tag{2.18}$$

を採用した^{9) 30}。ここで、RはCSDA電子飛程であり、 光子エネルギーと等しいエネルギーをもつ電子の飛程 を用いて β の値を求めた。また、式(2.11)について は、d、d'の計算方法が確立していないので、まず、 式(2.3)をf(D)の計算に用いた。式(2.7)の電子 行程長さgは、4V/Sの式を用いて求めた。ここで、 V、Sは、それぞれTLD体積、表面積を表し、計算の 結果、gの値として0.614mmを得た。また、 実際の計 算において、式(2.4)に示したf₈の限定阻止能の計 算に必要なカットオフ値の正確な決定は困難である。 ところで、ICRU Report 37²⁶⁾によると、電子阻止能 のカットオフ値への依存度は数%以下である。そこで、 空洞理論の計算には非限定阻止能すなわち通常用いら れる全衝突阻止能を用いた。

結果を、表2.4に示す。空洞理論値は、テフロンの 49keVで実験値より14%過大になっているが、アルミ ニウム、銅も含めてその他は10%以内で一致した。一 方、金は、38%から48%と測定値よりかなり大きい値 になることが明らかになった。

2.4 モンテカルロ輸送計算

2.4.1 f値計算

金の場合に、空洞理論値と測定値が一致しなかった 原因を調べるため、境界付近の電子輸送を調べること にした。なぜなら、媒質発生電子によって与えられる 線量分布は、すでに述べたように加重係数に大きく関 係しているからである。この目的のためには、空間座 標の精細性および電子輸送計算コードとしての普及性 からモンテカルロコードが適している。そこで、 2.2. 2.1項と同じくITSコードを用いて調べることにした。 結論から述べると、モンテカルロ計算により、式(2. 18)のβの値は箔からの電子の減衰係数と大きく異な る、つまり、加重係数dの値が正確に計算されていな いことが明らかになった。その詳細について説明する 前に、まず、同コードの本体系に対する計算精度を調 べるために行ったf値の計算について説明する。計算 は、エネルギースペクトルを考慮した光子ビームを、 箔にはさまれたLiFTLDの1次元平板に垂直に入射さ せて行った。Dmの値は、実験と同じく、光子エネル ギーに質量エネルギー吸収係数を乗じて得た媒質線量 をスペクトルで平均して得た。得られたfの値を、表2.

4に示す。同計算の統計誤差は、すべて $1 \sim 3$ %である。テフロン、アルミニウムの箔では、ほとんど5%以内で実験値と計算値が一致した。しかし、アルミニウムの80keVで6%、銅の49、200keVで13、12%、金については160keVで18%、200keVで10%の開きがあった。

2.4.2 実験とITS計算におけるf値の差異の原因

LiFTLD素子間において、15%ほど発光量にばらつ きがあることが経験的にわかっているので、実験とITS 計算によるf値の差は誤差の範囲内と考えられる。ま た、実効エネルギーを単一入射エネルギーとしてfの 値を計算したところ、表2.4に示すように、アルミニ ウムの80keV、銅の160、200keV、金の160keVにおい て、12%から16%ほどとさきほどの線源スペクトルを 考慮した計算値と差を生じた。つまり、上記のITSコー ドと実験値の差異は、線源スペクトルの評価精度によ る可能性がある。式(2.2)に示されるように、f値は LiF線量の媒質線量に対する比である。LiF線量はLiF 自身で発生した電子と媒質中で発生した電子による線 量からなる。LiF中で発生した電子による線量は、近 似的にエネルギー吸収係数を用いて計算でき、単一エ ネルギーと連続スペクトルでほとんど同じであった。 これは、LiFの吸収係数がエネルギーにそれほど依存 しないからである。他方、媒質電子による線量は、媒 質からの電子フルーエンスによって決定される。しか し、透過、反射電子の全エネルギーは単一エネルギー と広スペクトルの間でほとんど同じなので、線量に差 異をもたらさないと考えられる。なぜなら、TLDの 厚さは最大電子飛程より大きく、媒質からの電子はす べてTLD中に吸収されると考えられるからである。 最後に、媒質線量は質量エネルギー吸収係数を用いて 計算される。しかし、連続スペクトルに対する値は、 単一エネルギーに対する値と、銅、金において15%と 大きく異なった。これは、高原子番号媒質の質量エネ ルギー吸収係数は、エネルギーに大きく依存するため、 吸収線量で平均された実効エネルギーと半価層から得 られた実効エネルギーの差が大きくなったためである。 つまり、ITSによる単一エネルギーと連続スペクトル のf値の違いは、媒質線量の解析における線源スペク トルに関する平均方法に起因すると考えられる。同様 に、測定とITS計算の差異は、評価された線源スペク トルの精度にあると考えられ、それが媒質電子による TLD線量に影響を与えたと思われる。

2.4.3 加重係数の計算

積分量による適用性を確認したITSコードを用いて、 2.3節の空洞理論計算値と実験値が異なった原因を調 べるため、まず加重係数の値を同コードを用いて計算 し、空洞理論による値と比較することにした。そのためには、 \overline{d} 、 \overline{d}' をITSで計算できる形で表現しなければならない。そこで、まず式(2.2)のD。を、媒質発生電子によるエネルギー沈積Dm.。と空洞発生電子によるエネルギー沈積Dom.

$$f = \frac{D_{m,c}}{D_m} + \frac{D_{c,c}}{D_m}$$
(2.19)

これを式(2.11)と比較すると、

$$\bar{d} = \frac{D_{m,c}}{f D_m} \tag{2.20}$$

$$\overline{d'} = \frac{D_{c,c}}{f_l D_m} \tag{2.21}$$

が得られる。式(2.20)の分母は、空洞中に媒質中と 同じ電子平衡場がある場合の空洞中の吸収線量を表す。 つまり、dは、実際に媒質からの電子によって空洞に 与えられる線量の、空洞が"小さい"場合に空洞で 吸収される線量に対する比に等しい。同様に、d'は 実際に空洞発生の電子によって空洞に与えられる線量 の、空洞が大きい場合に空洞で吸収される線量の比に なる。このDm.cとDc.cをモンテカルロコードITSを用 いて計算することにより、後は解析的に、d、d'の 値を得ることができる。その結果を、表2.4の空洞理 論値の計算に用いたd、d'の値とともに、表2.5に示 す。ほとんどの値が、ITSと空洞理論の間で大きく異 なった。

表2.5 加重係数のBurlin理論値とITS計算値

Energy	Medium	Bur	lin	ITS	5
(keV)		\overline{d}	$1 - \overline{d}$	d	$\overline{d'}$
32	Cu	0. 00294	0.9971	0.0021	1.00
49	Teflon	0.00722	0. 9928 ⁻	0.01	1.00
	A1	0.00722	0.9928	0.01	1.00
	Au	0.00722	0.9928	0.0046	1.00
80	A1	0.0163	0.9837	0.034	1.00
	Cu	0.0163	0.9837	0.018	1.00
200	Teflon	0.0745	0.9255	0.034	0.983
	A1	0.0745	0.9255	0.039	0.983
	Cu	0.0745	0.9255	0.074	0.983
	Λu	0.0745	0.9255	0.038	0.983

2.4.4 電子フルーエンス減衰係数の計算

ITSと空洞理論の間において加重係数が大きく異なっ た原因は、式(2.18)の適用性、すなわちCSDA飛程 における1%減衰またはg=4V/Sと仮定したこと、 あるいは電子減衰を指数関数で近似したことによると 考えられる。[®]Coγ線に対しては、HorowitzがLiFと アルミニウム、鉛の境界付近の電子フルーエンスをモ ンテカルロ輸送計算コードを用いて解析し、電子フルー エンスのビルドアップ係数は減衰係数と異なること、 さらに、減衰のβ値は媒質の実効原子番号に大きく依 存することを明らかにしている。の。指数近似の成立は β値の前提であるので、まず、その近似の妥当性を確 かめることにした。なお、境界線量に対しては、TIGER コードあるいはそのオリジナルであるZTRANコー ド³⁰による計算値と実験値が比較され、よい一致が得 られている^{39) 40) 41)}。そこで、30~200keV、400~1250 keV光子照射に対して、アルミニウム、銅、金からの 媒質電子による0.38mm厚さTLD中の線量分布をITSを 用いて計算した。結果を、図2.4(a)~(c)に示す。統計 誤差は20%以下である。アルミニウムについては線量 が10%に減衰するまでその傾きは一定であるが、銅、 金の傾きは、200、100keV光子に対して、深さととも に変化することがわかった。また、減衰の傾きは各媒 質に大きく依存し、アルミニウムの600keV以下、銅 の600、400keV、金の200keV以下に見られるように 式(2.17)から求まる減衰値と大きな差異を示した。 これは、光電、コンプトン効果の各割合が入射光子エ ネルギー、媒質に強く依存することから、媒質中に発 生する電子のエネルギースペクトル、角度分布もエネ ルギー、媒質により著しく変化するためであり、低エ ネルギーにおいては、近似的にさえβの式を得るのは 困難であることが推測された。

2.4.5 f値の加重係数精度に対する感度

アルミニウム、銅において、加重係数の値が大きく 異なったにも関わらず、fの値が一致した理由を調べ るため、dの精度がどれほどfの値に影響するかを調べ ることにした。まず、Burlinの空洞理論に基づくfを f_Bとし、真のfに対する比をとる。

$$\frac{f_B}{f} \equiv \frac{\overline{d_B}f_s + (1 - \overline{d_B})f_l}{f}$$
(2.22)

$$\mathcal{Z} = \mathcal{T}_{\infty} f = df_{s} + d'_{1} \mathcal{D} \dot{\mathcal{B}}_{\infty}$$

$$\frac{f_{B}}{f} = \frac{1 - \overline{d_{B}}}{\overline{d'}} + \left(\frac{\overline{d_{B}}}{\overline{d}} - \frac{1 - \overline{d_{B}}}{\overline{d'}}\right) \frac{\overline{d}f_{s}}{f} \qquad (2.23)$$

と変形される。さらに、表2.4から明らかなように、 低エネルギー領域では1 - d B ≅ d' であるので、

$$\frac{f_B}{f} \cong 1 + \left(\frac{\overline{d_B}}{\overline{d}} - 1\right) \frac{\overline{d} f_s}{f}$$
(2.24)

となる。dfs/fは、物理的には、TLD内の全吸収エ ネルギーのうち、媒質電子によって与えられる割合を 表す。式(2.24)より、このdfs/fが大きいと、fの 値はd_B/dの精度の影響を強く受けることがわかった。 そのdfs/fの値を示したのが、図2.5である。アルミ ニウムについては十分小さく、d_Bがdの2倍あっても、 f_Bとfの差は10%以下になり、その結果、実験値をよ く再現することがわかった。銅のdfs/fは、アルミニ ウムの値より大きいが、d_Bとdの差が25~50%以下で あれば、f_Bとfの差は10%以下に押さえられる。それ に対して、金のdfs/fは、50keV以上でおよそ0.6と 大きく、f_Bとfの差を10%以下に押さえるためには、 d_Bとdの差がすべて17%以下である必要があり、その 結果、空洞理論計算値と実験値が大きくかけ離れたこ とが明らかになった。



図2.4(a) アルミニウム箔からの2次電子による エネルギー沈積 βは式 (2.18)を用いて計算した減衰



図2.4(b) 銅箔からの2次電子によるエネルギー沈積



Depth in LiF (cm)



図2.4(c) 金箔からの2次電子によるエネルギー沈積

Photon energy (MeV)

図2.5 アルミニウム、銅、金に対するdfs/f計算値

2.5 f値の新たな計算法

2.5.1 式の導出

媒質が金など原子番号が大きい物質の場合、fの値 は加重係数dの精度に大きく影響し、Burlinの式ではf の値を精度よく求められないことがわかった。Burlin の理論は、電子減衰の指数関数近似を加重係数に対し て仮定している。ところが、図2.4(a)~(c)に示すよう に、その仮定はいくつかのエネルギーに対して妥当で ない。また、たとえその近似が正しくても、近似的に せよ β の値を簡易的な方法を用いて得ることは困難で ある。さらに、d=d'の関係は、表2.5が示すように 必ずしも満足されるとは限らない。空洞中の電子の行 程長さgの正確な評価も難しい。他方、指数近似を用 いない場合、d、d′の値を求めるには、式(2.20)、 (2.21)のD_{mc}とD_{oc}の値を各エネルギー、空洞大きさ について、ITSのような輸送計算コードを用いて計算 しなければならないことになる。

ここで、次の現象に着目した。つまり、低エネルギー 光子に対しては、図2.4にあるように、200keV以下で は、現在線量計として実用的に用いられているLiFTLD の厚さを媒質からの電子は透過することができない。 この現象を用いれば、Dm.eとDe,eの値を簡便な方法 で求めることができる。すなわち、媒質発生の電子は、 空洞にいったん入射するとすべて空洞中で吸収される と仮定する。Dm.eは、媒質から境界を通り空洞に入 射する電子エネルギー積分値に近似的に等しくなり、 エネルギー透過、反射係数のデータを用いてその値を 計算できることになる。この仮定の妥当性は、電子の エネルギー反射係数を用いて推察することができる。 表2.6は、ITSコードにより電子のエネルギー反射係数 を計算したものである。LiFに対する値は、垂直入射 で0.03、コサイン入射で0.13ほどである。つまり、LiF に入射した2次電子は最大10%ほど反射されるが、銅 の場合その30%、金の場合50%近くがさらにLiF側に 反射されるので、結局、7%程度の誤差で箔から入射 する電子すべてが吸収されると仮定できることになる。 また、Depeは、光子エネルギーに質量エネルギー吸収 係数を乗じたものから、光子のビルドアップ分を差し 引いた値に近似的に等しいと考えられる。しかし、光 子のビルドアップ分は、表2.4のd'の値がほとんど1 であることから、200keV以下では無視できると考え られる。結局、Dm, eとDe, の値は、それぞれ次の式に よって計算できる。

$$D_{m,c} = \frac{E_{\gamma}(\eta_{tr,m} + \eta_{ref,m})}{(t\rho)_{LiF}}$$
(2.25)

$$D_{c,c} = E_r (\mu_{en} / \rho)_{LiF}$$
 (2.26)

 $\eta_{tr.m}$ 、 $\eta_{ref.m}$ はエネルギー透過、反射係数、 (tp)LiFはLiF素子の厚さを表す。ITSコードを用い て計算した光子入射時のエネルギー透過、反射係数を、 表2.7と2.8に示す。この値を式(2.25)、(2.26)に代 入してDm.o、De.oを計算し、fの値を得た。その結果 を、表2.9に示す。単一エネルギーを用いて計算した 値は、ITS計算値と6%以内の誤差で一致した。結局、 ITSコードによるfの計算値は、2.4.1項でその妥当性 を確認しているので、本計算法の妥当性も確認したこ とになる。

2.5.2 式の適用範囲

本方法は、200keV以上のエネルギーにおいても、 媒質発生電子がTLDを透過しない限り応用できる。 0.38mm厚さのLiFTLDについては、その条件は図2.4に 示すように、アルミニウム、銅に対して600keVまで、 金に対しては400keVまで満足される。その限界値に おける透過電子の実効エネルギーを計算してみると300 keVであり、そのエネルギーに対応するLiF中のCSDA 飛程は0.395mmである。その長さは、用いたLiFの厚さ 0.38mmにほぼ等しい。このように、実効エネルギーは 本方法の適用範囲を示す指標となる。表2.10に、100 keVから1250keVの光子に対して計算した実効エネル ギーを示す。反射電子の実効エネルギーは透過電子の 実効エネルギーより常に小さいので、ここでは必要な い。この実効エネルギーとCSDA飛程を用いて適用範 囲をまとめたのが、図2.6である。ある光子エネルギー に適用できる最小厚さは、下部の4本の曲線が表して いる。逆に、ある厚さに対しては、同図は適用エネル ギーの上限を表していることになる。

よりエネルギーの高い領域において、D。。の値を 計算するためには、ビルドアップの寄与を考慮しなけ ればならない。表2.11に、ITSのD。。計算値と、光子 エネルギーに質量エネルギー吸収係数を乗じた値を示 す。両者の差異はビルドアップ領域の線量と電子平衡 状態の線量の差に対応し、300keVでD。。の10%、400 keVで20%である。その差異は、TLDの前にもしLiF があると仮定した場合にそのLiF中で発生した電子に より与えられる分と考えられるので、その値はLiFか らのエネルギー透過にほぼ等しいと考えられる。そう した、LiFの前部で発生した仮想の電子がすべて線量 計に吸収される関係は、図2.4に示すように、600keV 以下において成り立つ。つまり、その領域では、式

表2.6 電子の垂直、コサイン入射に対する ITSのエネルギー反射係数値

Medium	Energy (keV)	normal incic	cos θ lence
LiF	30	0.0343	0.129
	50	0. 0298	0. 135
	80	0.0294	0.131
	200	0.0229	0.115
Cu	30	0.194	0.317
	50	0.190	0.325
	80	0.199	0.335
	200	0.174	0.306
Au	50	0.381	0.470
	200	0.383	0. 493

表2.7 ITSによるエネルギー透過係数値

Photon energy	Transmission						
(keV)	Teflon	Al	Cu	Au			
200	8.16E-5*(1)	9. 40E-5 (3)	4.50E-4(1)	2. 80E-3(2)			
150	4.02E-5(2)*	6. 72E-5 (2)	5.27E-4(1)	2.68E~3(2)			
100	2.31E-5(3)	7.80E-5(4)	8,00E-4(3)	2.54E-3(2)			
80	2.40E-5(4)	1.00E-4(4)	1.00E-3(2)	2.61E-3(2)			
60	2.85E-5(4)	1. 30E-4 (3)	1.25E-3(2)	3. 10E-3 (2)			
40	4.69E-5(3)	2.10E-4(3)	1.60E-3(2)	3.60E-3(2)			
30	6.89E-5(2)	3.00E-4(3)	1.85E-3(1)	3.80E-3(2)			

* Read as 8.16x10⁻⁵ *Statistic error in %

表2.8 ITSによるエネルギー反射係数値

Photon	Reflection						
(keV)	Teflon	Al	Cu	Au			
200	2. 24E-6 (8)	7. 30E-6 (5)	1. 10E-4(3)	1. 38E-3 (3)			
150	1.90E-6(9)	9.84E-6(6)	1.67E-4(2)	1.69E-3(2)			
100	3.18E-6(8)	1.55E-5(6)	3. 20E-4(3)	1.65E-3(2)			
80	5.70E-6(9)	2.70E-5(3)	4. 30E-4 (3)	1.59E-3(2)			
60	8. 90E-6 (8)	4.40E-5(2)	5.97E-4(3)	2. 10E-3 (3)			
40	1.84E-5(6)	8.80E-5(5)	8.88E-4(2)	2.60E-3(2)			
30	2.84E-5(4)	1.40E-4(1)	1.10E-3(1)	2.90E-3(2)			

表2.9	エネルギー透過、	反射係数を用い	いたf計算値と
	ITS計算値の比較		

Medium	Monoenergy (keV)	f	f _{rrs}
A1	30	0.212	0. 220
	50	0.278	0.262
	80	0.477	0.487
	150	0.871	0.846
	200	0.945	0.927
Cu	30	0.0222	0.0238
	50	0.0319	0.0345
	80	0.0699	0.0678
	150	0.299	0.299
	200	0.525	0.524
Au	30	0.0104	0.0111
	50	0.0171	0.0162
	150	0.0614	0.0602
	200	0.114	0.110

$$D_{c,c} = E_r \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{LiF} - \frac{E_r (\eta_{tr,LiF} + \eta_{ref,LiF})}{(t\rho)_{LiF}}$$
(2.27)

を適用できることになる。600keV以上では、TLD前 部にあると仮定したLiFからの電子はTLDを透過する のでビルドアップはTLD内において完了せず、D。。 は表2.11に示されるように、式(2.27)を用いて計算 できない。つまり、図2.6のLiFの曲線は、式(2.27) を適用できるそのような最大エネルギーを示している。

表2.10 透過電子の実効エネルギー計算値

Photon energy	Effectiv	ve electro Med	on energ ium	y (keV)
(keV)	LiF	Al	Cu	Au
1250	560	580	620	750
800	340	355	370	470
600	240	240	270	370
400	140	145	180	250
300	90	100	145	180
200	60	65	120	110
150	35	60	100	80
100	30	55	70	60



図2.6 提案式の光子エネルギー、LiF厚さに関する適用範囲

ある光子エネルギーに適用できる最大厚さは、LiF 中の自己吸収によって決まるので、自己吸収の曲線と 上に述べたCSDA飛程を表す曲線によって囲まれた領 域は、LiF厚さと光子エネルギーに関する適用範囲に 対応する。図2.6は、式(2.14)を用いて計算した1 %自己吸収の厚さを表す。もし、1%の精度が要求さ れないなら、その適用範囲はさらに広がる。Dm.e計 算には厚さの上限は存在しないが、厚さが増すほどそ のD。への寄与は小さくなる。そして、Dm, の値が無 視できるほど小さくなると、TLDは"大きな空洞"と 見なせ、fの計算はもっと単純になる。すなわち、式 (2.6) のように質量エネルギー吸収係数の比になる。 他方、電子の減衰が大きくても、すなわち式(2.11) のdが1よりずっと小さくても、"小さい空洞"の成 分は、とくにflの値が小さい場合、必ずしも無視でき るとは限らない。このように、空洞が"小さい"か、 "大きい"かの基準は電子減衰の程度にあるのではな く、Dm.eとDe.eの定量的関係にあるといえる。つま り、Dm.c/Dc、すなわち図2.5のdfs/fが基準の指標 になる。dfs/fの値が、200keV以下のテフロン、ア ルミニウムのように十分小さいと、空洞は "大きい" と判断できるが、そうでなければ、空洞は"一般の 大きさ"となり、"小さい空洞"の成分計算は無視で きないことになる。

2.6 結論

Burlinの空洞理論において、アルミニウム、銅では、 媒質発生電子のTLD線量に及ぼす影響が小さいため、 加重係数の精度にfの精度はあまり依存しないが、金 では、その影響が大きいため、加重係数の精度が重要 であることを明らかにした。そこで、光子に対する透 過、反射係数を用いて、fの値を低エネルギー領域に おいて精度よく計算する方法を提案した。この方法を 適用すれば、6%以内でモンテカルロ計算と同じfの 値を得られることを確認した。また、TLD厚さおよ び光子エネルギーに関する同式の適用範囲を実効エネ ルギーを指標にして示した。応用として、放射光施設

表2.11 ITSとエネルギー吸収係数、 透過係数を用いたD。。計算値

E, (keV)	ITSによる D _{e,e}	$D_1 = E_{\gamma} (\mu_{on} / \rho)_{Lup}$ (Me)	$D_2 = E_{\gamma} \eta_{v, up} / (t \rho)$ /cm ² /g)	$D_{LP} = D_1 - D_2 = D_2 - D_2$
1250	6. 31E-2*	3.07E-2	4. 38E-2	-
800	8. 59E-3	2.14E-2	1. 49E-2	6. 50E-3
600	9. 63E-3	1. 64E-2	6. 90E-3	9. 50E-3
400	9. 07E-3	1. 09E-2	1. 81E-3	9. 09E-3
300	7. 28E-3	7. 99E-3	7. 17E-4	7. 27E-3
200	4. 79E-3	4. 97E-3	1. 74E-4	4. 80E-3

* Read as 6.31x10-2

等における人体あるいは各種材料中の吸収エネルギー 測定への適用をはじめ、SPring-8など第3世代放射 光のよりエネルギーの高いX線に対して、さらには原 子炉炉心、構造材内のガンマ発熱測定⁹⁾⁴²⁾にも適用で きると考えられる。

参考文献

- 1. Bragg, W.H., "Studies in radioactivity," Macmillan, New York (1912).
- Gray, L.H., "Absorption of penetrating radiation," Proc. Roy. Soc., A122, 647 (1929).
- Gray, L.H., "Ionization method for the absolute measurement of gamma-ray energy," Proc. Roy. Soc., A156, 578 (1936).
- 4. Greening, J.R., "放射線量計測の基礎", 地人 書館 (1988).
- 5. Spencer, L.V. and Attix, F.H., "A theory of cavity ionization," Radiat. Res., 3, 239-254 (1955).
- 6. Burlin, T.E., "A general theory of cavity ionization", Br. J. Radiol., 39, 727-734 (1966).
- Laurence, G.C., "The measurement of extra hard x-rays and gamma-rays in roentgens," Can. J. Res., A15, 67 (1937).
- 8. Hubbell, J.H., "Photon mass attenuation and energy-absorption coefficients from 1 keV to 20 MeV," Int. J. Appl. Radiat. Isot., 33, 1269-1290 (1982)
- 9. Tanaka S. and Sasamoto, N., "Gamma-ray absorbed dose measurements in media with plural thermoluminescent dosimeters having different atomic numbers," J. Nucl. Sci. Tech., 22, 109-119 (1985).
- Shiragai, A., "A comment on a modification of Burlin's general cavity theory," Phys. Med. Biol., 29, 427-432 (1984).
- Janssens, A., "The fundamental constraint of cavity theory," Phys. Med. Biol., 29, 1157-1158 (1984).
- 12. Attix, F.H., "Introduction to radiological physics and radiation dosimetry", A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, Inc., New York (1986).
- 清水滋、神之浦文三、岩田幸生、南賢太郎、"校 正用X線発生装置の性能と諸特性"、JAERI-memo 01-022 (1989).
- 14. Nariyama, N. and Tanaka, S., "Responses of LiF TLDs in different media and cavity ionization theory for low energy photons below

200 keV", J. Nucl. Sci. Tech., 34, 137-147 (1997).

- Hubbell, J.H., "Photon cross sections, atenua tion coefficients, and energy absorption coeffic ients from 10 keV to 100 GeV," NSRDS-NBS 29 (1969).
- Halbleib, J.A., Kensek, R.P., Mehlhorn, T.A., Valdez, G.D., Seltzer, S.M. and Berger, M.J., "ITS Version 3.0: The integrated TIGER series of coupled electron/photon Monte Carlo transport codes", SAND91-1634 (1992).
- 17. Straker, E.A., Scott, W.H., Jr. and Byrn, N. R., "The MORSE code with combinatorial geometry," SAI-72-511-LJ (DNA 2860T), Science Applications, Inc., May (1972).
- Berger, S.M., "An overview of ETRAN Monte Carlo methods," In: Monte Carlo transport of electrons and photns. Ed. Jenkins, T.M., Nelson, W.R. and Rindi, A., Plenum Press, New York (1988).
- Scofield, J.H., Lawrence Livermore National Laboratory Report UCRL-51326 (1973).
- Hubbell, J.H., Veigele, Wm. J., Briggs, E.A., Brown, R.T., Cromer, D. T. and Howerton, R. J., "Atomic form factors, incoherent scattering functions, and photon scattering cross section," J. Phys. Chem. Ref. Data, 4, 471-538 (1975).
- Hubbell, J.H. and Øverbø I., "Relativistic atomic form factors and photon coherent scattering cross section," J. Phys. Chem. Ref. Data, 9, 69-105 (1979).
- Goudsmit, S. and Saunderson, J.L., "Multiple scattering of electrons," Phys. Rev., 57, 24 (1949).
- Andreo, P., "Monte Carlo techniques in medical radiation physics," Phys. Med. Biol., 36, 861-920 (1991).
- Molière, G., "Theorie der Streuung schneller geladener Teilchen I: Einzelstreuung am abgeschirmten Coulomb-Feld," Z. Naturforsch., 2a, 133 (1947).
- Berger, M.J. and Wang, R., "Multiple-scattering angular deflections and energy-loss straggling," In Monte Carlo transport of electrons and photons, Ed. Jenkins, T.M., Nelson, W.R. and Rindi, A., Plenum Press, New York (1988).
- International Commission on Radiation Units and Measurements, "Stopping powers for electrons and positrons", ICRU Report 37 (1984).
- 27. Landau, L., "On the energy loss of fast par-

ticles by ionization," J. Phys.(USSR), 8, 201 (1944).

- Nelson W.R., Hirayama H. and Rogers D.W. O., "The EGS4 code system," SLAC265 (1985).
- Nariyama, N., "Energy deposition calculations by low energy electrons," 第5回EGS4研究会, KEK Proceeding 95-9, 1-8 (1995).
- 30. Hubbell, J.H., "Photon mass attenuation and energy-absorption coefficients from 1 keV to 20 MeV", Int. J. Appl. Radiat. Isot., 33, 1269-1290 (1982).
- International Commission on Radiation Units and Measurements, "Radiation dosimetry: electrons with initial energies between 1 and 50 MeV," ICRU Report 21 (1972).
- 32. Majborn, B., Botter-Jensen, L. and Christensen, P., "On the relative efficiency of TL phosphor for high LET radiation," Proc. 5th Int. Conf. Luminescence Dosimetry, Sao Paulo, 124 (1977).
- Mukherjee, B. and Vana, N., "Self-absorption effect in LiF thermoluminescent dosimeters," Nucl. Instru. Meth., 226, 572-573 (1984).
- 34. Nariyama, N., Tanaka, S., Yoshizawa, M., Hirayama, H., Ban, S., Nakashima, H., Namito, Y. and Nakane, Y., "Responses of LiF TLDs to 10-40 keV monoenergetic photons from synchrotron radiation", Radiat. Prot. Dosim., 49, 451-457 (1993).
- Silva, H., "On analysis of the electron spectrum effect on LiF response to cobalt-60 gamma-rays," Nucl. Instru. Meth., B44, 166-171 (1989).
- Burlin, T.E. and Chan, F.K., "The effect of the wall on the Fricke dosemeter," Int. J. Appl. Radiat. Isotop., 20, 767 (1969).
- Horowitz, Y.S., Moscovitch, M., Mack, J. M., Hsu, H. and Kearsley, E., "Incorporation of Monte-Carlo electron interface studies into photon general cavity theory," Nucl. Sci. Eng., 94, 233-240 (1986).
- Seltzer, S.M. and Berger, M.J., National Bureau of Standards Report NBSIR 84-2931 (1984).
- 39. Seltzer, S.M. and Berger, M.J., "Energy deposition by electron, Bremsstrahlung, and ⁶⁰Co gamma-ray beams in multi-layer media", Appl. Radiat. Isot., 38, 349-364 (1987).
- 40. Lockwood, G.J., Ruggles, L.E., Miller, G.H. and Halbleib, J.A. "Calorimetric measurement

of electron energy deposition in extended mediatheory vs experiment", SAND79-0414 (1980).

- Garth, J.C., Burke, E.A. and Woolf, S., "The role of scattered radiation in the dosimetry of small device structures," IEEE Trans. on Nucl. Sci., NS-27, 1459-1464 (1980).
- 42. Simons, G.G. and Yule, T.J., "Gamma-ray heating measurements in zero-power fast reactors with thermoluminescent dosimeters," Nucl. Sci. Eng., 53, 162-175 (1974).

第3章 低エネルギー光子に対する TLD応答特性

3.1 放射光強度モニタリング技術の開発3.1.1 全吸収型マイクロ熱量計

全吸収型マイクロ熱量計の本体断面図¹⁾を図3.1に 示す。放射光ビーム吸収体と熱センサー1対、恒温体 からなり、それらが恒温槽の中に入っているいわゆる 双子型熱量計である。全体の大きさは幅75cm×奥57cm ×高さ101cmである。原理としては、ニュートンの冷 却則に基づいており、熱出力Pとビーム吸収体温度T の関係として次の式を用いている。

P = C(dTc/dt) + h(Tc - Te) (3.1) ここで、Cはビーム吸収体の熱容量、hは感熱素子の 熱伝達係数、Teは恒温体の温度であり、Tcとの差は 小さいとする。Teは一定に保たれているので、上式 を積分すると

Tc-Te = (P/h)(1-exp(-ht/C)) (3.2) となる。Cが十分に小さければ、1-exp(-ht/C)=1と なり、熱エネルギーQは、

 $Q = \int P dt = \int (T_c - T_e) dt$ (3.3) となる。hの値はあらかじめ校正を行うことによって 知ることができる。つまり、Qは、Tcが初期温度に戻 るまでの温度対時間曲線の面積を積分することにより



図3.1 マイクロ熱量計本体の断面

得られ、光子エネルギーは単一なので、そのQから光 子束が得られることになる。熱吸収体には、応答を速 くし、高感度を得るため、大きな熱伝達係数と小さい 熱容量をもつ材料が望まれる。そのため、銀、銅を用 いた。

光子は、27cmの空気層と60μm厚さのベリリウム窓 を通った後、銀または銅のビーム吸収体により完全に 止められる。そのビーム吸収体において発生した吸収 エネルギーが、熱電対を通して起電力を生じる。その 起電力を、もう一方の吸収体の周囲に巻き付けた抵抗 線によるジュール加熱により得た校正曲線を用いて、 熱出力に変換した。

吸収体の形状としては、カップ形状をとった。これ は、平板よりカップ形状の方が光子の逃げが小さいこ とを、K-X線も含めたEGS4モンテカルロコード⁴⁾計 算により確認したからである。計算によると、その光 子の損失は1.44%以内である。銀の方が若干その損失 が大きいが、熱伝達係数と熱容量の点では銅より優れ ている。熱輻射と対流による空気中への熱損失も誤差 の原因になるが、恒温槽はほぼ室温に制御され、セン サーの温度上昇は1K以下であるので、その影響は多 くて0.01%である。

双子型熱センサーの機械的、電気的な不均衡、恒温 体内の温度ゆらぎ、そして電気的な変動は、双子型熱 量計と室温との差を0.01K以内に制御した恒温技術に より最小化している。結局、バックグラウンドは0.15 $\mu V O \nu ベルに押さえられ、ジュール加熱による校正$ $により、本熱量計は0.9 <math>\mu$ W の熱出力を0.76%の精度 で測定できることを確認した。

そこで、実際に放射光に対する性能を確認するため、 そのビーム強度測定を行なった。Si(111)またはIn-Sb(220)2結晶モノクロメータを用いて単色化した10 keVから50keVの光子を熱量計に入射させた。ビーム サイズは、モノクロメータ前後のX-Yスリットにより 2.8x9.5~11.0x15.4mdに変化させ、数mJ以上の吸収エ ネルギーを得るため、3分から10分の間、光子ビーム を吸収体に入射させた。

出力は、光子が入射している間上昇し、入射を止め るとバックグラウンドまで戻る。熱出力は、そのピー ク面積を積分することにより得た。光子エネルギー、 ビームサイズ、ビーム吸収体を変えて同様な実験を25 回繰り返し、次項の電離箱の値との一致がすべて±3 %以内で再現されることを確認した。また、銅と銀の ビーム吸収体を用いた結果の間に有意な差は見られな かった。

3.1.2 自由空気電離箱

放射光強度モニターには全吸収型ではなく、透過型 の測定器を用いる必要がある。そこで、平行平板自由 空気電離箱を独自に開発した³⁾。装置の断面図を図3. 2に示す。ビーム方向の全長は10cmである。

単色化されたとはいえ、空気吸収線量にして最大 0.55Gy/sの強度を持つ光子ビームは、イオン再結合、 空間電荷効果、電場のねじれ⁴⁾を引き起こす可能性が ある。そこで、測定に先立ち、前述の全吸収型熱量計 を用いて電離箱を校正した。照射線量率E_xは次の式 により求めた。

$$E_x = I_s K h(al)^{-1} \rho^{-1} A^{-1}$$
 (3.4)

$$\rho = 273.15 \rho_{a} p T^{-1}$$

Isは飽和電流値、K_hは湿度補正係数、aはX線ビーム 面積、lは電極長、 ρ_0 は0℃、1気圧における空気密 度、Tは温度、pは気圧、Aは絞り・電極中心間の空気 中における光子減衰率を表す。飽和電流値I_sは、一般 再結合損失を評価するため、加電圧を変化させ、外挿 法により求めた⁵⁾。

 $I^{-1} = I_s^{-1} + constant E_v^{-2}$ (3.5) ここで、Iは測定電流値で、E_vは集電場値を表す。加 電圧無限大時の電流値I_sと電圧2800Vの電流値の比は、 10keVで0.984、20keVで0.99ほどであった。電離箱を 熱量計の前に置き、上向き5.1mradのビーム軸に平行 になるよう電離箱の設置角度を調節した。そして、10 ~50keV光子に対して両者を同時測定した結果、光子 の絶対線量は測定の間、2.8%の精度でモニターでき ることを確認した。



(73)

3.2 直線加熱TLDリーダーの開発

3.2.1 RandallとWilkinsの式

RandallとWilkinsによると、温度TにおけるTLDの 発光強度Iは

 $I = -dn/dt = s \cdot exp(-E/kT)n$ (3.6) の式で表される⁶⁾。ここで、nはトラップされている 電子数、sは頻度因子、Eは活性化エネルギー、kはボ ルツマン定数、Tは絶対温度を表す。もし、加熱速度 βで直線加熱すると、Tは

$$T = T_0 + \beta t$$
 (3.7)
と表されるので、式 (3.6) は、

$$n(T) = n_0 \exp\left\{-\frac{s}{\beta} \int \exp(-E/kT') dT'\right\}$$
(3.8)

となる。つまり、式(3.1)は $I(T) = n_0 sexp(-E/kT)exp$

$$\left\{-\frac{s}{\beta}\int exp(-E/kT')dT'\right\}$$
(3.9)

となる。ここで、式 (3.9) を微分し、=0とおくと $\beta E/(kT_m^2) = s \exp(-E/kT_m)$ (3.10)

すなわちピーク温度Tmは、加熱速度βに依存することが導かれる。

また、熱クエンチにより、積分量も変化することが 報告されている。つまり、蛍光の放出は温度に依存し ないが、非放射遷移確率は温度とともに急速に増大す ると考えられている。もしそうであれば、発光効率は、 温度とともに減少する。そうした依存性が熱クエンチ と呼ばれる。実際、Gorbicsらは、CaF₂:Mn、LiF、 CaSO₄:Mnにおいてグロー面積の温度依存性を観察 している¹⁾。こうしたピーク温度、積分量の依存性か ら、熱ルミネセンスを測定し、グロー曲線を観察する



には、温度再現性に優れ、直線加熱を行えるリーダが 必要となる。

3.2.2 システム

TLDのグロー曲線を含めた応答特性を調べるため、 直線加熱のリーダを開発した⁸⁾。システムは、図3.3 に示すように、TLDリーダーユニット、冷却水ユニッ ト、出力記録ユニットの3つのユニットからなる。冷 却水ユニットは、半導体電子冷却コントローラーを装 備し、白金製プランチェットの加熱速度を一定にする。 加熱されたTLDからは熱ルミネセンスが放出され、 2種類の光フィルターを通って光電子増倍管 (Hamamatsu R-1288) に入射し、熱ルミネセンス 強度に比例した光電子増倍電流を発生させる。その 0.01nAから100µmの光電子増倍電流と白金製プラン チェットに接触するCA熱電対によってモニターされ たTLD温度が、電流デジタイザーにより最適のS/N 比を得るよう1ミリ秒毎にデジタル化され、分析レコー ダー (Yokogawa 3655E) に送られる。ちなみにデ ジタイザーの直線性は、0.1%以下の精度で保証され ている。

3.2.3 加熱特性

TLDの加熱方法として、オーム加熱、ガス加熱、 赤外線加熱⁹⁾、レーザー加熱¹⁰⁾などがあるが、ここで は、ルーチン作業に用いるのでなく、直線性、再現性 に優れた加熱を行うことにより解像度の優れたグロー 曲線を得ることを主目的とすることから、オーム加熱 法を採用した。プランチェットは酸化による表面状態 の変化を避けるため白金からなり、直径13mm、深さ5 mのカップ型をしているため、リボン、ペレット、粉 末、液体など多様なタイプの熱ルミネセンス測定に適 用できる。TLD周りの空気は、図3.4(b)の280℃以上で 現れているような非放射性誘起信号¹¹⁾を避けるため、 測定時には窒素ガスによって置換される。その効果は、 図3.4(a)に示すように測定によって確認した。弁を調 節することにより、毎回、ガスの流入速度は一定にさ れる。

グロー曲線は、TLD温度と熱ルミネセンス強度に よって表され、その形状は温度上昇率に依存する。そ の温度を冷却ユニットにフィードバックすることによ り、室温から450℃までの範囲で温度を制御する。0.5、 1、2、3、5℃/sの加熱速度を利用できるが、こ の加熱速度は、TLDとプランチェットの温度差を最 小化させるために、通常のTLDリーダーの加熱速度 よりむしろ遅い。2℃/sの温度上昇プロフィールを 光電子増倍管のバックグラウンド出力とともに図3.5 に示す。上昇率の変動は、毎秒3℃の上昇率の時に最 大になるが、それでもほぼ±2%の誤差内で制御され、



図3.4 窒素ガスが(a)ある場合と(b)ない場合の バックグラウンド電流 (加熱速度2℃/s、青フィルター装着)



図3.5 加熱速度2°C/s時の温度直線性

またぞの再現性を確認した。

現システムでは、TLDの温度というのは実際には 白金製プランチェット裏面の温度であり、TLDと熱 電対間の温度差は避けがたい。その差異をなるべく小 さくするため、加熱中のプランチェット表面の温度を、 放射温度計(ミノルタ TR0506C)を用いて、±10℃ の精度で測定し、その値を用いて熱電対の測定温度を 校正した。

3.2.4 光フィルターと光電子増倍管

光電子増倍管の暗電流は、温度とともに上昇するが、 その大きさは光フィルターに依存する。3種のフィル ターの光透過曲線を図3.6に示す。赤外線フィルター (HA30)は、透過させる波長領域がもっとも広いた め、TLD周囲の加熱部から放射される長波長の熱電 子を除去するために、常時装備している。紫外線フィ ルター(B-390)は、青色をしており、400nm付近の 光のみを透過させるため、図3.4(a)に示すようにバッ クグラウンド電流が顕著に少なくなり、ピーク波長が 400nmのLiF¹²⁾や368nmのLi₂B₄O₇:Cu¹³⁾に有効であ る。BeOとCaSO₄素子については¹⁰⁾、もう1つの紫外 線フィルター(CS-500)を光電子増倍管のバックグ ラウンド電流を減少させるために用いる。図3.7にそ のバックグラウンド電流値を示す。

光電子増倍管の選択は、低ノイズで広い測定レンジ をもつTLDリーダーを実現するために重要である。 本システムに装備している浜松フォトニクスのR-1288 光電子増倍管は、図3.8に示すように、たいていの熱 ルミネセンススペクトルを含む300から600nmの波長 をもつ光に敏感である。また、-1500Vが、増倍管へ の最適な加電圧として推奨されるが、増倍管の利得は、 図3.9に示すように、-1100Vまで加電圧に比例する ことを確認した。熱ルミネセンス出力が100μAを越 えるときには、低い加電圧が有用である。他方、現シ ステムのバックグラウンドは、HA-30とB-390の2種 のフィルターを用いたとき、図3.4(a)に示すように、 0.01nA以下である。結局、現システムは、7から8



図3.6 フィルターの光透過曲線



桁のオーダーをカバーする広レンジで使用できること を確認した。

3.3 放射光を用いたTLD応答測定

3.3.1 エネルギー、線量応答の定義

エネルギー応答は、従来いくつかの定義のもとにデー タがまとめられてきた。すなわち(1)TL応答/空気吸 収線量(照射線量)、(2)TL応答/水(ファントム)吸 収線量、(3)TL応答/TLD吸収線量、(4)TLD吸収線量 /空気吸収線量などである。(1)(2)は、[∞]Coγ線による 校正時のみに空洞理論を用い、(3)は、加えて空気吸 収線量からTLD吸収線量に変換するときに空洞理論 を用いる。(4)は、測定なしに計算によってのみ値を得 る。空洞理論の適用性が確認されているエネルギー領 域あるいは媒質では、基本的に(1)(2)と(3)は表現が異な るだけである。測定値間の相互比較のためには、その 定義を明らかにしておくことが重要であり、本研究で は、(1)の定義を用いた。

線量Dにおける熱ルミネセンス線量応答f(D)は、

 $f(D) = (F(D)/D)/(F(D_l)/D_l)$ (3.11) と定義した。ここで、 $F(D_1)$ は、低線量D₁、すなわ ちf(D)の直線領域で測定した熱ルミネセンス信号強 度を表す。線量Dには、空気あるいはTLD吸収線量を 用いた。

3.3.2 実験条件

実験は、高エネルギー物理学研究所内にあるフォト ンファクトリー(PF)の2.5GeV陽電子蓄積リングか ら放出されるシンクロトロン放射光を用いて行っ た15.16)。利用したビームラインは、垂直ウイグラーが 挿入されているBL14C^{III}である。実験体系を図3.10に 示す。シンクロトロン放射光自体は、広がりのあるエ ネルギースペクトルを持つので、Si(111) 単結晶から なる2結晶モノクロメータを用いて10keVから40keV の単一エネルギーのX線を取り出した。分解能は約60 eVである。しかし、ブラッグ反射の条件¹⁸より、そ の単一エネルギー光子ビームは、エネルギーにして3 倍の高調波を含む。この高調波が、測定値にいくらか の誤差を持ち込む可能性があった。そこで、真空ボッ クス内に設置したベリリウム箔により散乱されたエネ ルギースペクトルをHp-Ge検出器で測定し、この望ま しくない成分強度をモニターした。10keV光子に対す るスペクトルの一例を図3.11に示す。10keVの他に30、 40keV高調波のピークが現れている。しかし、2結晶 モノクロメータでは、第1結晶と第2結晶の角度を完 全に平行な位置からわずかにずらすことにより、高調 波成分を減らせることが知られている。これは、屈折 の効果によりブラッグ反射曲線の中心角度が基本波と 高調波ではわずかにずれ、かつ反射の角度幅が高調波 の方が狭いことを利用している¹⁹。実際、本方法によ り高調波を0.3%以下にまで減らすことができたので、 実験におけるTLD内の吸収線量への影響は無視でき た。

TLDへの照射線量は、線量計の前に前述の平行平 板自由空気電離箱を置いて、モニターした。光子ビー ムの断面は矩形をなしており、縦の長さはおよそ10mm、 横の長さはエネルギーが小さくなるほど大きく、典型 的な長さとして、10keVで10mm、30keVで6mm、40keV で5 mmであった。そのビーム内の線量分布を見るため、 モニター電離箱の前部に設置した0.5mm幅のスリット をもつタングステン板を、垂直あるいは水平に移動さ せることにより、ビーム内の強度分布を測定した。10 keVX線に対する結果を図3.12(a)(b)に示す。垂直方向 には部分的に均一な強度分布があるが、水平方向には 全体に不均一であることが明らかになった。そこで、 垂直方向の不均一領域はコリメータで遮蔽し、水平方





向はTLDを走査することによってその不均一分布を 平均化させた。照射線量率は、蓄積リングの電流値お よびモノクロメータの角度調整に応じて、空気吸収線 量率にして $4.2x10^{-4}$ Gy/sから $5.5x10^{-1}$ Gy/sまで変 化した。しかし、そうした線量率のばらつきは、文 献²⁰¹²⁰¹から考えて、TLDの応答に何ら影響を及ばさな いと考えられる。

TLDには、第2章で用いたLiF(TLD-100)素子と 松下電器産業㈱製のLi₂B₄O₇:Cu、CaSO₄:Tm、BeO 素子を用いた。各素子の形状、アニーリング方法を表 3.1に示す。アニーリング後はすべて、自然冷却した。 Li₂B₄O₇:Cuは湿度に影響され、湿度90%の環境下の もとでは、2ヶ月で10%ほど感度が落ちる²⁰。そこで、 測定時以外はデシケータに保存した。他方、BeOは光 フェーディングを示すことが報告されており²⁰、通常 の蛍光灯程度では1日さらされてもほとんどフェーディ ングしないが、強い光や長時間ではその影響を無視で きないため、照射はハッチ内の照明を消して行い、照 射時以外は黒い樹脂ケースに入れて保存した。

図3.10の実験体系では、入射光子ビームは完全に平 行で、単一エネルギーと見なせるので、TLD内の減 衰は光子減衰係数を用いて容易く計算することができ る。散乱光子のビルドアップを無視でき、TLD内の 光子減衰が指数関数的であるとすると、補正係数は第 2章の式(2.14)で与えられる。こうして、Hubbell の線減衰係数のデータ⁵⁰を用いて評価したLiF、Li₂ B₄O₇:Cu、CaSO₄:Tmの補正係数を、表3.2に示す。 計算では、活性体であるLiF中の0.054重量%Mg⁵⁰、 Li₂B₄O₇:Cu中の0.05%Cu、CaSO₄:Tm中の0.005% Tmの影響を考慮している。BeOは2層の円柱形状を しており、式(2.14)を直接適用することができない ので、計算を行っていない。

電離箱中心とTLD間には長さ24cm分の空気が存在 し、そこでの光子の減衰は、10keVで13.5%、15keV で4.5%、20keVで2.2%、30keVで1%、40keVで0.7 %である。

すべてのデータは、まず3.2節のTLDリーダを用い てそのグロー曲線を測定し、積分した。これは、ピー ク高さを測定する方法に比べて優れている。理由は、 横軸を時間にとった場合、ピーク高さは加熱速度に比 例することになり、その精度に大きく依存する。また、 最大ピークは複数ピークの重なりの結果であることが 多く、そのため、加熱の状態や皿の状態の影響を受け やすく、再現性が積分法に比べて劣るからである。

校正は、第2章と同様に[®]Co γ 線で行い、熱ルミネ センス強度を4.37x10⁻²Gyから4.37x10⁻¹Gyの異なる 線量に対して4.7%以下の精度で校正した。実験では、 3個以上のTLD素子を、直線領域にある少なくとも 2通りの照射線量で自由空気中において照射した。ま





表3.1	各TL	Dの大き	ちょ	とア	<u> </u>	IJ	$\boldsymbol{\nu}$	グ方法
470.1				<u> </u>				2 2 1 LLS

表3.2 TLDの自己吸収

TLD	Z _{eff} ²⁴⁾	Size(mm)	Anealing	Energy(keV)	LiF	Li ₂ B ₄ O ₇ :Cu	CaSO₄:Tm
LiF	8.14	3. 8×3. 8×0. 038	400°C, 1 h	40	0.99	1.0	1.00
Li₂B₄O⁊:Cu	7.3	3φ×0.09 on polyimid film	300°C, 15 min	30	0.98	1.0	0, 98
BeO	7.13	1.0 ϕ in 1.2 ϕ X8 glass tube	450°C, 60 min	20	0.96	1.0	0.93
CaSO₄:Tm	15	3φX0.09 on polyimid film	400°C, 5 min	15	0.91	0.99	0.84
	Z _{eff} (tis	sue)=7.4		10	0.75	0.96	0.60

(78)

た、Li₂B₄O₇:Cu、CaSO₄:Tmの照射は、ポリイミド フィルムの影響を最小化するため、とくに素子側を線 源に向けて行った。

3.3.3 フッ化リチウム (LiF) 測定結果 3.3.3.1 グロー曲線

図3.13(a)(b)は、[∞]Coγ線と10keVX線をそれぞれい くつかの線量でLiFTLDに照射し、毎秒2℃で加熱す ることにより記録したグロー曲線である。0.5~5℃/s



図3.13(a) [∞]COγ線に対するLiFの 加熱速度2℃/s時のグロー曲線



図3.13(b) 10keVX線に対するLiFの 加熱速度2℃/s時のグロー曲線

のいくつかの加熱速度で加熱しても、その積分値はお 互いに5.5%以内で一致したので、本実験ではエネル ギー応答、線量応答ともすべて2℃/sの加熱速度で 測定した。

LiFのグロー曲線はいくつかのピークから構成され ている。Fairchildらは、室温以上で11のピークを観 察している³⁷⁰。標識番号と加熱速度10.3°C/minのピー ク温度はそれぞれ、1(62°C)、2(94°C)、3a(112°C)、 3(137°C)、4(170°C)、5(190°C)、5a(210°C)、6(235 °C)、7(260°C)、8(285°C)、9(315°C)、10(345°C)、11 (370°C)である。主ピークはピーク5にあたる。図3.13 (a)を見てわかることは、線量とともに高温部ピーク が増大している点である。この定量的評価については、 3.3.3.3の線量応答の説明の項で行う。また、図3.13(a) (b)を比較して、低エネルギー光子の方が高温部ピー クの割合が若干高い。この割合についても、次のエネ ルギー応答の項で評価を行う。

3.3.3.2 エネルギー応答

測定したLiFのエネルギー応答を図3.14に示す。縦 軸は発光/空気吸収線量を表し、すべて[®]Co γ 線の値 で規格化している。同図は、グロー曲線の60℃から320 ℃までの面積を積分して得た。また、210℃以下、以 上で積分することによって求めた主ピーク、高温ピー ク応答を、図3.15に示す。両者とも、バックグラウン ドは、前もって測定したバックグラウンド値を定数と して差し引いた。異なる照射線量間で有意な差は見ら れなかったので、平均値を対応する標準偏差ととも に示している。計算値は、空洞理論に基づき計算した。 40keV、100keVのエネルギーをもつ電子のLiF中にお けるCSDA飛程は、ほんの3.65 x 10⁻³、1.78 x 10⁻² g/cd^{*}であり、TLDの厚さ0.1 g/cd^{*}よりずっと小さ い。つまり、100keV以下で計算された応答は、空気 の実効原子番号が小さいこともあり、LiFTLDの空気



図3.14 LiFの全ピークに関するエネルギー応答



図3.16 光子エネルギーに関する高温ピークの 全ピークに対する面積比

に対する質量エネルギー吸収係数の比に等しい。した がって、計算値の誤差は、Hubbellによって評価され た質量エネルギー吸収係数⁴⁰の誤差、すなわち±2% にほぼ等しい。

全応答測定値の平均は、20keV以上のX線に対して 計算値より6%ほど大きいが、15、10keVエネルギー においては誤差内で一致する。また、主ピークの応答 測定値は、20keV以上でほんの4%ほど大きいが、高 温ピークの過大応答は、10keVから40keVの間で17% から41%に達している。高温ピークのこの過大応答は、 空洞理論による計算値より2倍ほど大きいBuddらの データ²⁰より小さい。その違いは、加熱方法とアニー リングにおける冷却方法の違いによるものと思われる。 Buddらは、ランプ加熱後、300℃の温度でプラトー加 熱し、アニーリングは、主ピークに対する高温ピーク の感度を上げるため、TLDを毎分3℃ほどの速度で 80℃までゆっくりと冷却しているからである。

図3.16に、光子エネルギーに関する全ピークに対す る高温ピークの割合を示す。その割合は、[®]Coγ線に 比べて35keV以下では、光子エネルギーの減少ととも にわずかずつ増大し、10、15keVでは30%大きい結果 を得た。

3.3.3.3 線量応答

図3.17に、[®]Co γ 線、30keV、10keVX線に対して測定した線量応答値を示す。データは、グロー曲線の面積を、320℃まで全積分することによって得た。横軸は、空気吸収線量を表す。どのエネルギーも、5 Gyまで直線性を示し、それ以上では、線量応答が増大するsupralinearity(超直線性)を示し、数百Gy付近で最大になった。その最大値は、10、30keVX線、[®]Co γ 線に対して、それぞれ約2.0、2.8、4.3とエネルギーが高くなるほど大きい値を示した。

主ピーク、高温ピークの線量応答は、エネルギー応 答と同じ温度領域で積分して評価した。高温ピーク面 積の全ピーク面積に対する比を、図3.18に示す。明ら かに、高温ピークの割合は線量とともに大きく増加し、 しかも光子エネルギーが小さいほどその割合は大きい。









図3.19 LiFの主ピークに関する線量応答



図3.20 LiFの高温ピークに関する線量応答

主ピークと高温ピークの線量応答を、図3.19と3.20に 示す。主ピーク応答は、図3.17の全積分の応答値より 小さなsupralinearityを示し、その値は10、30keVX 線、 $^{\circ}$ Coγ線に対してそれぞれ約1.9、2.4、3.9であっ た。それに対して、高温ピーク応答は強いsupralinearityを示し、その最大値は10、30keVX線に対し て約6.5、 $^{\circ}$ Coγ線に対しては約13であった。

3.3.4 ホウ酸リチウム(Li₂B₄O₁:Cu)測定結果3.3.4.1 グロー曲線

図3.21に、Li₂B₄O₇:CuTLDの10keVX線に対する グロー曲線を示す。毎秒 2 $^{\circ}$ Cの加熱速度で測定した。 LiFと異なり、ピークは200、300 $^{\circ}$ 付近にそれぞれ 1 個あるのみである。照射直後は、さらに低温部にグロー ピークが観察されたが、数時間でフェーディングした。 また、高温ピークの全面積に対する割合は無視できる ほど小さく、他のエネルギーに対してもこうしたグロー 曲線の形状に変化はなかった。



図3.21 10keVX線に対するLi₂B₄O₇: Cu、BeOの グロー曲線

3.3.4.2 エネルギー応答

図3.22に、Li₂B₄O₇:Cuのエネルギー応答の測定値 と空洞理論に基づく計算値を示す。両者とも[®]Co γ 線 エネルギーで規格化している。低エネルギー領域の計 算値は、TLDと空気のエネルギー吸収係数の比に等 しい。Li₂B₄O₇:Cu中に含まれる0.05重量%の銅の影 響は、計算で考慮した。同図より、測定値は計算値よ り8%から20%小さいことが明らかになった。Li₂ B₄O₇:Cuのエネルギー応答は、粉末素子をポリエチ レン袋に入れ、X線発生装置を用いて測定されてお り¹³、その値は、30、40keVで0.8であった。Wallも、 粉末素子を用いて計算値より3-10%小さい値を得てい る²³⁾。TLDのタイプは異なるが、両文献値は本測定 値とほぼ一致している。これは、平坦なエネルギー特 性をもつTLDに対しては、線源スペクトルの影響は 小さいためと考えられる。

また、グロー曲線の光子エネルギーに対する依存性 を見るため、ピーク温度と半値幅(FWHM)を [∞]Coγ線、10keVX線に対するグロー曲線から読みとっ た。図3.23にその結果を示す。どちらも、直線領域で は光子エネルギーに依存せず、グロー曲線の変化は観 察されなかった。



図3.22 Li₂B₄O₇: Cuのエネルギー応答 [∞]COγ線で規格化しており、



図3.23 Li₂B₄O₇: Cuのグロー曲線における ピーク温度と半値幅

3.3.4.3 線量応答

図3.24に、"Co γ線、10keVX線に対する線量応答 測定値を示す。横軸は、TLD中の吸収線量を表す。 10keVX線に対して300Gyまで、"Co γ線に対しては 650Gyまで直線性が観察され、それ以上では、supralinearityを示さずに飽和した。このとき、図3.23のピー ク温度は線量とともに次第に減少し、150Gy以上にな るとその減少の程度はさらに大きくなった。他方、 FWHM値も線量とともにわずかづつ減少している。 両図は、高温ピークの飽和により、ピーク温度が低温 側へシフトすると同時に、ピーク幅が狭くなったこと を示している。そして、線量の飽和領域では、高温ピー クはほとんど見られなかった。

3.3.5 酸化ベリリウム(BeO)測定結果 3.3.5.1 グロー曲線

図3.21に、10keVX線に対するBeOのグロー曲線を 示す。毎秒2℃の加熱速度で測定した。形状は、エネ ルギーに依存せずほとんど一定であった。170℃にピー



図3.24 Li₂B₄O₇: Cuの線量応答

クが1つ見えるが、実際には複数のピークからなる可 能性がある。例えば、Tochilinは、Brush Beryllium 社製の素子を用いて、180℃のピークと高線量で220℃ のピークを観察している³⁰。Craseも、同社のThermalox 995を用いて170℃と275℃に³⁰、ScarpaもConsolidated Beryllium社の数種の素子で、高温側の肩にピークを もつグロー曲線を測定している³⁰。

3.3.5.2 エネルギー応答

図3.25に、エネルギー応答値を示す。測定値は、空 洞理論に基づく計算値より40~70%も大きい結果が得 られた。しかし、測定は、BeO中の自己吸収、周りの ガラスによる光子減衰、散乱そしてガラスからの2次 電子の影響を受ける。そこで、そうした影響の有無を 見るため、光子・電子輸送モンテカルロコードEGS 4⁴⁾を用いた。計算は、1次元円柱形状で行い、光子、 電子の輸送はそれぞれ1keV、10keVまでシミュレー トした。その計算値は、図3.25に示すように、20keV 以下では自己吸収と光子減衰により空洞理論値より小 さい結果が得られたが、40keVでは一致した。つまり、 測定値は、そのEGS4の結果と比べてもまだ大きいこ とがわかった。

また、光子の自己吸収が強いとき、蛍光をTLDの どの面から読むかに読み値は依存する。すなわち、照 射面からの蛍光は、裏側の面からの蛍光に比べて強く なる。しかし、その影響は本測定の場合、小さいと考 えられた。なぜなら、問題になるとすれば10、15keV だが、測定値のばらつきは図3.25に見られるように10 keVエネルギーにおいても小さいからである。

さらに、蛍光の自己吸収を考慮した。なぜなら、も しその自己吸収が非常に強く、光が表面近くからのみ 来る場合、読み値はガラスからの2次電子の影響を強 く受ける。つまり、空洞の大きさが実質的に "小さ く"なり、応答値は、"大きな"空洞として用いた質



図3.25 BeOのエネルギー応答



図3.26 BeOのグロー曲線における ピーク温度と半値幅

量エネルギー吸収係数の比とは合致しなくなるからで ある。第2章のLiFと同様に、式(2.15)を用いて測 定したBeOの蛍光に対する減衰係数は、文献³³による と2.69mm⁻¹である。一方、EGS4計算により、0.1mm より浅い深さの線量は電子平衡状態の線量より20%よ りは大きくないことを確認した。蛍光の放出を径方向 と仮定し、散乱を無視すると、BeOの実効厚さ0.785 mmに対する自己吸収は、式(2.14)の μ (E)を2.69 mm⁻¹で置換することにより0.42以下と計算される。結 果として、ガラスからの2次電子の寄与は(0.1x0.2) /(0.785x0.42)=0.06以下となり、蛍光の自己吸収は 読み値に影響を与えないことを確認した。

以上より、この過大な応答は素子自身がもつ特性によ ると考えられる。なお、同様な過大応答は、Thermalox など他の素子についても報告されているが^{30-20,30}、 Scarpaによって観察されたように³⁰、その応答値は密 度、化学的純度、焼結方法に大きく依存するので、文 献間で差違が見られる。しかし、その応答値はすべて 計算値より大きく、しかも100³⁰、60³⁰あるいは30keV³⁰ 付近にピークをもっており、本測定においても、40ke Vの値が他より大きい結果が得られた。

図3.26に、毎秒2℃の加熱速度で測定した場合のピー ク温度、FWHMを示す。40keVの値がわずかに大き いが、両図ともピーク形状とピーク温度は光子エネル ギーに依存しないことを示している。

3.3.5.3 線量応答

図3.27に、[®]Coγ線、10keVX線に対する線量応答 を示す。横軸は、TLD吸収線量を表す。10keVX線に



対する照射線量は、EGS 4 の計算値を用いてBeO中の 吸収線量に変換した。両応答とも2.6Gyまで直線性が あり、それ以上ではsupralinearityを示している。そ のsupralinearityの程度は、[®]Coγ線の3.7より10keVX 線の1.8の方が小さい。

図3.26のピーク温度は、10Gyまで166℃と一定で、 [®]Coγ線に対して190℃まで、10keVX線に対しては180 ℃まで増大している。100Gy以上では、両方ともピー クは低温側へ戻っている。他方、半値幅は、3Gyま で一定で、50Gyで最大になり減少している。[®]Coγ 線に対しては50Gyと300Gyの間で半値幅の値は減少 しているが、線量応答は図3.27に示すように依然増大 している。この状態は、10keVX線に対しても同じで ある。なお、ピーク温度、半値幅とも、線量応答と同 様に、[®]Coγ線より10keVX線の方がその変化は小さ かった。

3.3.6 硫酸カルシウム (CaSO₄:Tm) 測定結果 3.3.6.1 エネルギー応答

図3.28に、エネルギー応答の測定値と計算値を示す。 空洞理論計算では、50ppm含まれるツリウムの影響は 小さく無視できることを確認した。実効原子番号が大 きいので、応答値も他のTLDに比べて10付近と大き い。測定値は、計算値より6%から37%大きく、その 差異はTLDのばらつきより大きい。硫酸カルシウム のエネルギー応答値は、X線発生装置を用いた測定が いくつか報告されている。Lakshmananは、30mgの CaSO4:Tm粉末を用いて25℃と320℃の間のグロー曲 線を積分し、27.5keVで12の応答値を⁵⁵、Pradhanは、 CaSO4:Dyの粉末を用い、25℃から325℃の間を積分 し、19keVで11.5、29keVで10.6の値を得ている⁵⁶。さ らに、Lakshmananは25-250℃、250-290℃の面積を 別々に積分し、低温部の応答値が40keVで10.8である



図3.28 CaSO4:Tmのエネルギー応答



図3.29 [∞]Coγ線、40keVX線に対する CaSO₄:Tmの線量応答



図3.30 CaSO4: Tmにおけるグロー曲線の 光子エネルギー依存性

のに対し、高温部の応答値は14であることを示した³⁷。 測定温度は、用いたTLリーダーと加熱速度に大きく 依存するが、このことより本測定値が他文献の応答値 よりわずかに大きくなった理由は、その積分領域が50-350℃であったことから高温部分が含まれていたこと と、異なる種類の線量計を用いたためと考えられる。

3.3.6.2 線量応答

図3.29に[®]Co γ 線、40keVX線に対する線量応答値 を示す。横軸は、TLD吸収線量を表す。supralinearity が、[®]Co γ 線に対しては0.5Gyから、40keVX線に対し ては1Gyから現れている。直線領域は、他のTLDに 比べて狭い。線量応答値の最大値は、[®]Co γ 線、40 keVX線に対して、それぞれ3.0、1.6であった。

3.3.6.3 グロー曲線

図3.30に、直線線量領域のグロー曲線を示す。毎秒 2℃の加熱速度で記録した。低エネルギーX線に対し て、200℃から300℃付近のピークが[®]Coγ線に対する ピークよりわずかに大きい。10keVX線に対しては、 260℃以上のピークが他のエネルギーに対するピーク より低くなった。また、図3.31(a)(b)に、線量を変化さ



図3.31 (a)[®]Coγ線、(b)40keVX線に対する CaSO4:Tmのグロー曲線

せて[®]Coγ線、40keVX線を照射した時のグロー曲線 を示す。[®]Coγ線に対しては、240℃付近以上の高温 ピークが線量とともに増大し、ピーク位置が0.04Gy の200℃から11.8Gyの240℃までシフトしている。11.8 Gy以上では、高温ピークの成長はわずかになり、全 ピークは681Gyで200℃に戻っている。40keVX線に対 しては、全ピークのシフトは0.09Gyの200℃から90Gy の225℃までと[®]Coγ線のシフト幅より小さい。つま り、高温ピークの成長はより小さい。これは、Srivastava がCaSO4:Dyに対して観察した高温ピークの成長率が 光子エネルギー依存性を示した挙動30とほぼ一致する。 また、Souzaは、supralinear領域でも低温ピークは直 線的に増大することを観察した³⁰。しかし、図3.31(a) (b)では高温ピークは約500Gyで消えているが、線量応 答はまだ増大している。これは、低温ピークもsupralinearに増大している可能性を示唆している。

3.3.7 エネルギー、線量応答の測定結果

本章において測定した各TLDのエネルギー、線量 応答とグロー曲線を表3.3にまとめる。第3カラムは、 ICRP tissue中のエネルギー応答値を空洞理論に基づ き計算し、第2カラムの増大あるいは減少分を乗じた 値で、実際に予想される応答値を示している。エネル ギー応答としては、Li₂B₄O₇:Cuが最も優れており、 LiFも良好な特性を示している。BeOは、ガラスがな ければLiFと並ぶ特性を期待できるが、毒性があるた め難しい。これらエネルギー、直線性の値は、実際に 各TLDを低エネルギー光子に対して応用する上で役 立つと考えられる。また、グロー曲線の測定結果より、 高温ピークほど光子エネルギー、線量に関する非直線 性の程度が大きいことが明らかになり、応用上、ピー ク弁別すれば光子エネルギーの影響を受けにくい線量 測定の可能性が示唆された。

さらに、同表からTLDを2つのタイプに分けられ ることが明らかになった。1つは、Li₂B₄O₇:Cuタイ プであり、低エネルギー光子に対しエネルギー応答が 空洞理論値より小さい。この原因として、発光効率が 低エネルギー領域では小さいことが可能性として考え られる。また、supralinearityを示さない。同じタイ プに、LiF:Mg,Cu,Pがあり⁴⁰、グロー曲線の特徴とし て、線量に影響するピークが1つということが挙げら れる。

もう一方のタイプは、低エネルギー光子に対してエ ネルギー応答が空洞理論値より大きい。これには、発 光効率が⁶⁰Co照射時より大きいことが可能性として考 えられる。また、supralinearityを示し、LiF、BeO、 CaSO₄:Tmがこれに属する。グロー曲線の特徴とし て、Li₂B₄O₇:Cuタイプと対照的に、線量に影響する ピークが複数ということが挙げられる。

3.3.8 光子に対するLET計算

発光効率の光子エネルギー依存性が示唆され、線量 応答の光子エネルギー依存性が明らかになったが、こ うした依存性は、線エネルギー付与(LET)の違いに 基づいて説明されてきた⁴⁻⁴⁹。そこで、⁶⁰Co γ 線と放 射光でどの程度LETが異なるか計算を行った⁴⁰。

光子のLETは、単一エネルギーについてさえ、その 生成電子は不可避的に広いスペクトルをもつので、厳 密に決めることができない。そこで、ICRU Report 16⁴⁵において定義されたLETを、SpencerとAttixの近 似方法⁴⁰によって評価した。

ICRUによると、LETにはTrack平均LETと吸収線

TLD	Energy response relative to cavity theory	Energy response in tissue (10-40keV)	Linear ^{6°} Coy線	region X線	Sup 有無	pralinearity f(D) _{mex}	数	Dosimetric 低エネルギー	peak 大線量
Lif	6%大	1. 27-1. 55	~5	iGy	有	4.3(^{6°} Coy線) 2.8(30keV) 2.0(10keV)	Plural	高温ピーク大	高温ピーク大
BeO	40~70%大	1. 28-1. 55	~2.6	iGy	有	3.7(°°Coγ線) 1.8(10keV)	-	変化なし	ピーク→高温側
CaSO₄:Tm	6%~37%大	-	∼0. 5Gy	~1Gy	有	3.0(^{¢°} Coγ線) 1.6(40keV)	Plural	高温ピーク大	高温ピーク大→小
Li2B407:C	u 8%~20%小	0. 71-0. 85	~650Gy	~300Gy	無		Single	変化なし	高温ピーク小

表3.3 TLDのグロー曲線と応答特性

量平均LETがある。Track平均LETは、 $\phi(T)$ を発生 電子の平衡フルーエンススペクトルとすると、

$$\phi(L) = \phi(T) \left(\frac{dT}{dL}\right)$$
(3.12)

$$t(L) = \frac{\phi(L)}{\int_0^\infty \phi(L) dL}$$
(3.13)

で計算されるtrack length分布 t(L)で加重平均した LETと定義される。

$$\overline{L_T} = \int_0^\infty t(L) L dL \tag{3.14}$$

同様に吸収線量平均LETは

$$d(L) = \frac{Lt(L)}{\overline{L_T}} \tag{3.15}$$

で求まる吸収線量分布 d(L)で加重平均したLETと定 義される。

$$\overline{L_D} = \int_0^\infty d(L) L dL \qquad (3.16)$$

このほか、LETにはあるエネルギー Δ より小さなエネルギーをもつ電子のみがエネルギー吸収に寄与すると仮定した場合のLETがあり、"restricted" LET $\overline{L_{\Delta}}$ と表される。

このように、光子のLETを計算するには、まず電子 の平衡フルーエンススペクトル ϕ (E)を求めなければ ならない。その線源となる電子密度 N₀(T)は、光子 と物質との相互作用、すなわち光電効果、コンプトン 効果、電子対生成による電子スペクトルを計算して求 めることになる。その電子線源密度をもとに、連続減 速近似を用いて計算したスペクトルが減速スペクトル である。

$$\phi(T) = \frac{1}{S_{tot}(T)} \int_{T}^{\infty} N_0(T') dT' \quad (3.17)$$

Stot(T)は電子阻止能を表す。しかし、ここで用いた 連続減速近似モデルは、初期電子が失うエネルギーは すべて物質に与えられると見なし、2次電子が持ち去 るエネルギーは無視している。ところが、2次電子の 中にはまだ十分なエネルギーをもち、"かなりの"距 離を移動するものがある。こうした電子は、ある体系 内のLETを考える場合、その体系内でエネルギーを失 わずむしろ ϕ (T)に含めた方がよい。そこで本方法で は、Spencerらによる近似方法を用いて、電子一電子 間衝突によって発生する2次電子スペクトルの計算も 行った。Spencerらの方法は、Møllerの理論^mを近似 した次の積分方程式がもとになっている。

 $\overline{\phi}(T_0, T) = \frac{1}{S_{tot}(T)}$ $\left\{ 1 + \int_{2T}^{T_0} dT' K^*(T', T) \overline{\phi}(T_0, T') \right\}$ (3.18)

第1項は式(3.17)の初期電子スペクトルを表し、 第2項が2次電子スペクトルを表す。K*(T',T)は、

T'のエネルギーをもつ電子がエネルギーTの2次電子
を発生させる確率を表している。ここで、

$$\overline{R}(T_0,T) = \phi(T_0,T)S_{tot}(T) とおくと、$$

 $\overline{R}(T_0,T) = 1 + \int_{2T}^{T_0} dT' \{K^*(T',T)/S_{tot}(T')\}$
(3.19)

$$\overline{R}(T_0,T')$$

となる。ここで、制動放射を無視すると

$$\frac{K^{*}(T',T)}{S_{tot}(T')} = \{B(T')\}^{-1}\{T^{-1} - (T'-T)^{-1}\} (3.20)$$
とおける。ただしB(T)はstopping numberといい⁴⁰、
 $B(T) = 2ln(T/I_{o}Z)$ (3.21)

の関係が成り立つ。I₀は平均イオン化ポテンシャル、 Zは原子番号である。ここで、 $\tau = (T/T_0)$ 、 $\tau' = (T'/T_0) とおくと、$ $\overline{R}(T_0, T) = 1 + \tau^{-1} \int_{2\tau}^{1} d\tau' \{1 - \tau(\tau' - \tau)^{-1}\}$ (3.22)

$$\overline{R}(T_0,\tau')/B(T_0\tau')$$

となり、数値解析可能な式が得られる。なお、電子阻止能の計算にはEELOSSコード⁴⁰を用いたが、100eV 以下では実験値との差が大きく、100eVにおける値の み実験値を用い、それ以下は計算対象外にした。

ここで、計算方法の精度を検証するため、水中での LETを計算し、文献値^{100 45)} と比較した。入射放射線は ⁸⁰Co、²⁴¹Am γ 線、³H β 線である。光子エネルギーは ⁶⁰Co γ 線が1.25MeV、²⁴¹Am γ 線が60keV、³H β 線の 最大エネルギーが18keVである。結果を表3.4に示す。 カットオフエネルギームの値にかかわらず文献値と± 20%の範囲で一致した。このことから、本方法の数 MeVから数keV領域における水中での計算精度を確認 した。なお、阻止能その他のデータはZの関数になっ ており、Zが水に近い物質に対してはほぼこの精度で 計算できるものと思われる。

そこで、LiFに対するLETを計算した。電子のLET は、電子阻止能に等しいとし、カットオフエネルギー ムには、100eVを用いた。TLDの光子エネルギー依存 性がどういう機構で起こるのか明らかでないので、 track平均LET、吸収線量平均LETのどちらが適切か

表3.4 水に対するLET計算値の比較

Radiations	Δ	Ĺ	Δ, Τ	\overline{L}_{Δ}	D
	(eV)		(keV,	/μm)	
		文献	Present	文献	Present
⁶ °Co γ rays ⁴⁵⁾	100	0. 23	0. 28	6.0	6.21
	10000	0.23	0.26	0.48	0.40
	œ	0.24	0.25	0.31	0.31
²⁴¹ Am γ rays ⁵⁰⁾	500			6.54	6.09
³llβ rays ⁴⁵⁾	100	4.7	4.7	11.5	11.6

(86)

断定することはできないが、ここでは単位線量あたり の応答値の増大を問題にしていることから、吸収線量 平均LET $L_{100,D}$ を用いた。計算の結果、 $L_{100,D}$ の値は、 ⁶⁰Coγ線、30keV、10keVX線に対してそれぞれ5.6、 9.0、9.4keV/ μ mとなり、⁶⁰Coγ線と放射光でLET に違いがあることが明らかになった。

3.4 結論

10keVから40keVまでの単一エネルギー光子に対す るLiF、Li₂B₄O₇:Cu、BeO、CaSO₄:TmTLDのグロー 曲線を、線量を1000Gyまで変化させて測定した。そ のグロー曲線のルミネセンス積分量から、エネルギー 応答、線量応答を評価した。

また、各応答特性、グロー曲線の挙動から、TLD をLi₂B₄O₇:CuとLiFの2つのタイプに分けられるこ とを示し、そのLiFタイプにおいて、高温ピークは、 supralinear領域で線量が高くなるほど著しく増大す ること、そのsupralinearityの程度は、低エネルギー ほど大きくなることなどを明らかにした。

また、LET計算により、光子エネルギーが小さいほ ど、LETは大きい値をとることを確認した。

こうした成果は、今後の低エネルギー領域における 線量測定に利用されると考えられる。また、グロー曲 線などのデータは、TLDの発光効率、線量応答のLET 依存性の機構解明に寄与すると考えられる。

参考文献

- Nakashima, H., Tanaka, S., Yoshizawa, M., Hirayama, H., Ban, S., Namito, Y. and Nariyama, N., "Development of a microcalorimeter for measuring absolute intensity of synchrotron radiation," Nucl. Inst. Meth., A310, 696-702 (1991)
- Nelson W.R., Hirayama H. and Rogers D.W.
 O., "The EGS4 code system," SLAC265 (1985).
- 3. Ban, S., Hirayama, H., Namito, Y., Tanaka, S., Nakashima, H., Nakane, Y., Yoshizawa, M. and Nariyama, N., "Measurement of photon energy absorption coefficient of air, nitrogen and argon at 30 keV," Appl. Radiat. Isot., 44, 769-772 (1993).
- 4. Greening, J.R., "Dosimetry of low energy x rays," In:Topics in Radiation Dosimetry, ed. F. H. Attix, Academic Press, New York (1972).
- 5. Scott, P.B. and Greening, J.R., "The determination of saturation currents in free-air ionization chambers by extrapolation methods," Phys. Med. Biol., 8, 51-57 (1963).
- 6. Randall, J.T. and Wilkins, M.H.F.,

"Phosphorescence and electron traps. I. The study of trap distribution," Proc. R. Soc. London., A184, 366-389 (1945).

- Gorbics, S.G., Nash, A.E. and Attix, F.H., "Thermal quenching of luminescence in six thermoluminescence dosimetry phosphors-II," Int. J. Appl. Radiat. Isot., 20, 843-852 (1969).
- Nariyama, N., Tanaka, S., Yoshizawa, M., Hirayama, H., Ban, S., Nakashima, H., Namito, Y. and Nakane, Y., "Development of a glow curve measuring system of TLDs and its applications," JAERI-M 92-023 (1992).
- 9. Yamamoto, O., Yasuno, Y., Minamide, S., Hasegawa, S., Tsutsui, H., Takenaga, M. and Yamashita, T., "Construction of a composite thin-element TLD using an optical heating method," Health Phys., 43, 383-390 (1982).
- Braunlich, P., "Present state and future of TLD laser heating," Radiat. Prot. Dosim., 34, 345-351 (1990).
- Svarcer, V. and Fowler J.F., "Spurious thermoluminescence and tribothermoluminescence in lithium fluoride dosimetry powder", Proc. Int. Conf. Luminescence Dosimetry, CONF-650637, 227(1967).
- 12. Fairchild, R.G., Mattern, P.L., Lengweiler, K. and Levy, P.W., "Thermoluminescence of Li F (TLD100): Emission spectra measurements," J. Appl. Phys. 49, 4512-4522 (1978)
- Lakshmanan, A.R., Chandra, B. and Bhatt, R.C., "Dosimetry characteristics of thermolum inescent Li₂B₄O₇:Cu phosphor," Radiat. Prot. Dosim., 3, 191-198 (1981).
- Yamashita, T., Yasuno, Y. and Ikedo, M., "Beryllium oxide doped with lithium or sodium for thermoluminescence dosimetry," Health Phys., 27, 201-206 (1974).
- Nariyama, N., Tanaka, S., Yoshizawa, M., Hirayama, H., Ban, S., Nakashima, H., Namito, Y. and Nakane, Y., "Responses of LiF TLDs to 10-40 keV monoenergetic photons from synchrotron radiation", Radiat. Prot. Dosim., 49, 451-457 (1993).
- 16. Nariyama, N., Tanaka, S., Nakane, Y., Asano, Y., Hirayama, H., Ban, S., Nakashima, H. and Namito, Y., "Responses of Li₂B₄O₇:Cu, BeO and CaSO₄:Tm for 10-40 keV photons from synchrotron radiation," Radiat. Prot. Dosim., to be printed.

- National Laboratory for High Energy Physics, "Photon Factory Activity Report 1994," KEK Progress Report 95-1 A/M (1995).
- 18. 物理学辞典、培風館(1986).
- 19. 日本物理学会、"シンクロトロン放射"、培風館 (1986).
- Tochilin, E. and Goldstein, N., "Dose-rate and spectral measurements from pulsed X-ray generators," Health Phys., 12, 1705-1713 (1966).
- Karzmark C.J., "Lithium fluoride thermoluminescence dosimetry," Phys. Med. Biol., 9, 273 (1964)
- 22. Takenaga, M., Yamamoto, O. and Yamashita, T., "Preparation and characteristics of Li₂B₄ O₇:Cu phosphor," Nucl. Inst. Meth., 175, 77-78 (1980).
- 23. ナショナルTLD被曝用素子 技術資料、松下電器 産業株式会社
- Horowitz, Y.S., Fraier, I., Kalefezra, J., Pinto, H. and Goldbart, Z., "Non-universality of the TL-LET response in thermoluminescent LiF: the effect of batch composition," Phys. Med. Biol., 24, 6, 1268-1275 (1979).
- Hubbell, J.H., "Photon mass attenuation and energy-absorption coefficients from 1 keV to 20 MeV", Int. J. Appl. Radiat. Isot., 33, 1269-1290 (1982).
- 26. McKeever, W.S., Moscovitch, M. and Townsend, P.D., "Thermoluminscence dosimetry materials: properties and uses," Nuclear Technology Publishing, Ashford (1995).
- 27. Fairchild, R.G., Mattern, P.L. and Lengweiler, K., "Thermoluminescence of LiF (TLD-100): glow curve kinetics," J. Appl. Phys., 49, 4523-4533 (1978).
- Budd, T., Marshall, M., Peaple, L.H.J. and Douglas, J.A., "The low- and high-temperature response of lithium fluoride dosemeters to Xrays," Phys. Med. Biol., 24, 71-80 (1979)
- 29. Wall, B.F., Driscoll, C.M., Strong, J.C. and Fisher, E.S., "The suitability of different preparations of thermoluminescent lithium borate for medical dosimetry," Phys. Med. Biol., 27, 1023-1034 (1982).
- Tochilin, E., Goldstein, N. and Miller, W. G., "Berylium oxide as a thermoluminescent dosimeter," Health Phys., 16, 1-7 (1969).
- 31. Crase, K. W. and Gammage, R. B., "Improvements in the use of ceramic BeO for TLD,"

Health Phys., 29, 739-746 (1975).

- 32. Scarpa G., "The dosimetric use of beryllium oxide as a thermoluminescent material: A preliminary study," Phys. Med. Biol., 15, 667-672 (1970).
- Lembo, L., Pimpinella, M. and Mukherjee, B., "Self optical attenuation coefficient of TL glow in BeO detectors," Radiat. Prot. Dosim., 33, 43-45 (1990).
- 34. Bacci, C., D'Angelo, L., Furetta C. and Giancola S., "Dosimetric properties of BeO TLDs under γ - and X-ray irradiation above 1 Gy," Radiat. Effect and Defects in Solids, 124, 203-212 (1992).
- Lakshmanan, A.R. and Bhatt, R.C., "Photon energy dependence of sensitized TLD phosphors," Nucl. Instrum. Meth., 171, 259-263 (1980).
- 36. Pradhan, A.S. and Bhatt, R.C., "Response of sensitized CaSO₄:Dy phosphors and phosphor embedded Teflon TLD discs to X and gamma rays," Radiat. Prot. Dosim., 2, 23-26 (1982).
- 37. Lakshmanan, A.R. and Bhatt, R.C., "The lowand high-temperature response of CaSO₄:Dy dosimters to X- and γ -rays," Int. J. Appl. Radiat. Isot., 33, 464-466 (1982).
- Srivastava, J.K. and Supe, S.J., "Thermoluminescence processes in CaSO₄:Dy. Dependence on stopping power," J. Phys. D: Appl. Phys., 13, 2337-2349 (1980).
- 39. Souza, J.H., da Rosa, L.A.R. and Mauricio C.L.P., "On the thermoluminescence glow curve of CaSO₄:Dy," Radiat. Prot. Dosim., 47, 103-106 (1993).
- 40. Wang, S., Chen, G., Wu, F., Li, Y., Zha, Z. and Zhu, J., "Newly developed highly sensitive LiF:Mg,Cu,P TL chips with high signal-to-noise ratio," Radiat. Prot. Dosim., 14, 223-227 (1986).
- Suntharalingam, N. and Cameron, J.R., "Thermoluminescent response of lithium fluoride to radiations with different LET," Phys. Med. Biol., 14, 397-410 (1969).
- 42. Tochilin, E., Goldstein, N. and Lyman, J.T., "The quality and LET dependence of three thermoluminescent dosimeters and their potential use as secondary standards," Proc. 2nd Int. Conf. Lumin. Dosim., Springfield, CONF-680920, 424-437 (1968).
- 43. Horowitz, Y.S. (Ed.), "Thermoluminescence and Thermoluminescent Dosimetry," Vols 1-3,

CRC Press, Florida (1984).

- 44. 成山展照、田中俊一、"光子、電子線エネルギー 付与(LET)計算コードの開発"、平成4年度春季 (第59回)船舶技術研究所研究発表会講演集、57-60 (1992).
- International Commission on Radiation Units and Measurements, "Linear energy transfer", ICRU Report 16 (1970).
- Spencer, L.V. and Attix, F.H., "A theory of cavity ionization," Radiat. Res., 3, 239-254 (1955).
- 47. Møller, C., "Über den Stoss zweier Teilchen unter Berüksichtgung der Retardation der Kräte," Z. Physik, 70, 786 (1931).
- Spencer, L.V. and Fano. U., "Energy spectrum resulting from electron slowing down," Phys. Rev., 93, 1172 -1181 (1954).
- Tanaka, S., "EELOSS: The program for calculation of electron energy loss data," JAERI-M 9151 (1980).
- 50. Makrigiorgos, G. and Waker, A.J., "Measurement of the restricted LET of photon sources (5 ke V-1.2 MeV) by the recombination method: theory and practice," Phys. Med. Biol., 31, 543-554 (1986).

第4章 低エネルギー光子に対するファントム 内吸収線量分布

4.1 放射光実験

4.1.1 線源条件

測定は、第3章と同じく高エネルギー物理学研究所 フォトンファクトリー(PF)のシンクロトロン放射 光を用いて行った¹⁾。実験体系を図4.1に示す。高調 波は、3.3節のTLD応答測定では無視できたが、今度 はファントムの深部においてその割合が増加し、吸収 線量に影響を及ぼすことが予想された。そこで第3章 と同じく、高調波の散乱スペクトルをHP-Ge検出器で モニターし、モノクロメータの第1シリコン結晶の反 射角をわずかにずらすことによって30keVで0.3%、1 0keVで0.06%までその割合を減らし、照射を行った。

また、光の電気(または磁気)ベクトルの振動方向 の分布が一様でなく偏っており、その振動面が一平面 内に限られているものを直線偏光というが²⁾、偏向電 磁石やWiggler磁石から発生する放射光は、一般に電 子の軌道面内に直線偏光している³⁾。その度合いを表 す完全偏光成分強度と全強度の比を偏光度といい、次 式で与えられる。

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \tag{4.1}$$

ここで、 I_{min} 、 I_{max} は、図4.1において、ベリリウム 箔で散乱された光子束を水平面、垂直面で測定した各 散乱光子強度を表す。こうして得られた偏光度は、30 keVで0.84、10keVで0.83であった。

入射フォトンビームは、モニター前のタングステン コリメータを用いて、30keVで直径5.03mm、10keVで 直径9.85mmの円断面にコリメートした。電離箱とファ ントム間の空気層18cmの間における光子減衰は、減衰 係数を用いて補正した。その補正値は、10keVで10%、 30keVで0.8%である。また、平均照射線量率は、空 気吸収線量にして30keVで0.11Gy/s、10keVで0.52 Gy/sであった。

4.1.2 線量分布測定

ファントムには、低エネルギー光子に対して軟組織 等価な特性を持つ1辺30cmの平板均質ファントム(S Z-208、京都科学標本㈱製)を30cmの厚さに重ねて用い た。構成元素としてH,C,N,O,P,Clがそれぞれ8.4、68.2、 3.76、15.5、0.9、13.2重量%含まれ、密度は1.072 g/cm²である。炭素元素が最も多く含まれ、K吸収端 が問題になる元素は含まれていない。ここで、同ファ ントムの軟組織等価性を示すため、10keVから50keV 光子に対する質量減衰係数⁴⁾を表4.1に示す。SZ-208 の光子断面積は、30keVから10keVにおいてA150やア クリル、PMMAといった他のファントムより軟組織 に近いことが示されている。

実験では、ファントム中の深さ、径、方位角方向の 各線量分布を、2種のTLDを挿入して測定した。用 いたTLDは、第3章で応答特性を測定したLi₂B₄O₇: CuとLiF TLD (TLD-100) である。図4.2に、ファン トム中の両TLDのエネルギー応答値を示す。空洞理 論に基づいて計算し、各TLD中に含まれる活性元素、 すなわちCu、Mgの含有も考慮している。Li₂B₄O₇: CuTLDは、非常に優れたエネルギー特性をもつこと がはっきりと示されている。LiFTLDは、エネルギー、 線量の各応答に関してLi₂B₄O₇:CuTLDより劣ってい るが、感度、再現性において勝っている。そこで、 LiFTLDは、Li₂B₄O₇:CuTLDを適用するには線量が あまりに低い場所、すなわち径が大きく、深さが深い 位置で用いた。実験では、線量がTLDの直線域に入 るよう照射時間を設定し、Li₂B₄O₇:CuTLDで0.05-300Gy、LiFTLDで0.01-0.8Gy照射した。

LiFは400℃で60分、Li₂B₄O₇:Cuは300℃で15分ア ニーリングした後、ファントムに挿入した。照射後は、 初期フェーディングを避けるため、1日以上室温に放 置した上で、3.2節のTLDリーダを用いて、毎秒 2 ℃



図4.1 実験体系

表4.1	ファ	$\boldsymbol{\nu}$	トム	の光子減衰係数	(cn²/	(g)
------	----	--------------------	----	---------	-------	-----

Photon energy (keV)	Soft tissue ^{s)} (JCRP)	SZ-208	A150	Acrylic	MIX D	PMMA ⁶⁾
10	4. 78	4. 81	4.15	3. 36	4. 48	3. 27
15	1.52	1.57	1.38	1.10	1.49	1.08
20	0.750	0.774	0.702	0.572	0.753	0.562
30	0.358	0.365	0.347	0.303	0.366	0.301

の加熱速度でグロー曲線を測定した。光電流と加熱温 度は、デジタルデータとして記録し、熱ルミネセンス 強度は、グロー曲線の全面積を積分することによって 得た。読み値の誤差は約10%である。その積分した熱 ルミネセンス出力を、[®]Coγ線照射から導き出した校 正定数を用いてTLD中の吸収線量D_{TLD}に変換した。

4.1.3 ファントム内吸収線量への変換

吸収線量D_{TLD}は、次の式によりファントム中の吸 収線量D_{Phtm}に関係づけられる。

 $D_{phtm}(x) = D_{TLD}(x)/f_{phtm,TLD}$ (4.2) xはファントム中での位置、 $f_{Phtm,TLD}$ は図4.2で示した ファントム中における各TLDのエネルギー応答であ る。もし、 $f_{Phtm,TLD}$ が光子エネルギーに依存しなけ れば、そうしたTLDはファントム中の吸収線量を測 定するための理想的な線量計となるであろう。しかし、 実際には図4.2にあるように、光子エネルギーに依存 する。そこで、 $f_{Phtm,TLD}$ の平均として実効応答 $f_{etf}(x)を導入し、次の式により与えた。$

$$f_{eff}(x) = \frac{\int_0^{E_{\max}} f_{phim, TLD}(x) \frac{\mu_{en}(E)}{\rho} E\phi(E, x) dE}{\int_0^{E_{\max}} \frac{\mu_{en}(E)}{\rho} E\phi(E, x) dE}$$
(4.3)

 $\mu_{en}(E) / \rho$ はTLDの質量エネルギー吸収係数、 $\phi(E,x)$ は位置xでのエネルギーEの光子フルーエン スを表す。つまり、式(4.2)は、次のように書き直 せる。

 $D_{phtm}(x) = D_{TLD}(x)/f_{eff}(x)$ (4.4) ここでは、式(4.3)の ϕ (E,x)にEGS4コードで計 算した光子フルーエンスを適用し、その実効応答値を 計算した。しかし、ここでフルーエンスとしてEGS4 の計算値を用いることは、EGS4コードの妥当性を評 価する目的に若干矛盾するかもしれない。しかし、式 (4.3)で必要なフルーエンスは単に相対値であること に注目すべきである。さらに、低エネルギー光子はコ ンプトン散乱後もほとんどエネルギーが変化しないの



図4.2 LiF、Li₂B₄O₇: Cuのファントムにおける エネルギー応答計算値



図4.3 30、10keVX線に対するファントム内
 光子スペクトルのEGS4計算値
 Zは深さ、Rはビーム軸からの距離

で、図4.3に示すように、30keV、10keV入射光子のス ペクトルは、ビーム軸からはずれたところでさえ、わ ずかに線源エネルギー付近に分布するだけである。 そうしたエネルギースペクトルでは、図4.2のエネル ギー応答はほとんど変化しない。よって、実効応答値 は、EGS 4 の計算精度にそれほど依存しないと考えら れる。

4.1.4 変換にともなう補正

TLDは、薄いといってもいくらか厚さを持つので、 光子を多かれ少なかれ吸収する。そうした自己吸収の 効果は、

 $(1-exp(-\mu_a d))/\mu_a d$ (4.5)を用いて補正した。ここで、µ。は線減衰係数、dは TLD中の光子行程長さである。しかし、ファントム 中のすべての位置のすべてのTLDの行程長さを正確 に評価することは不可能である。そこで、データは光 子の垂直入射を仮定して補正した。垂直入射を仮定す ると、補正因子はLi₂B₄O₇:CuTLDに対して10keVで 0.96、30keVで1.00、LiFTLDに対してはそれぞれ0.75、 0.98である。しかし、こうした仮定は、ビーム軸では 理にかなっているが、それ以外では過小評価になる。 もし等方入射を仮定すると、行程長さは、VをTLDの 体積、Sを表面積とすると、4V/Sで与えられるので、 LiFの補正因子は10keVで0.64、30keVで0.97となる。 その線減衰係数は、光子エネルギーに依存するけれど も、スペクトルは図4.3に示すように、線源光子エネ ルギーに近いエネルギーをもつ光子に支配されるので、 自己吸収補正の曖昧さは、線源エネルギー10keVで10 %以下、30keVで無視できると評価した。

また、TLDは、ファントム中の光子スペクトルを 擾乱させる可能性がある。その擾乱を最小限にするた めには、ファントムと同じ光子断面積をもつ線量計を 用いることが望ましい。この点で、Li₂B₄O₇:CuとLiF は、用いたファントムと光子断面積の違いが大きくな く、また、厚さが非常に薄いので、ほぼ理想的な線量 計であるといえる。結局、実験における擾乱について は、いかなる補正も行わなかった。

ビーム軸には複数のLi₂B₄O₇:CuTLDを同時に並べたので、TLDのシャドー効果の補正を入射光子がTLDに垂直に入射すると仮定して行った。その最大値は、10keV入射に対して17%で、その誤差は10%以下である。30keV光子に対しては、その効果は小さく 無視した。

4.1.5 測定結果

測定結果を図4.4、4.5に示す。ビーム中心の線量は、 30keV光子に対して5 cmで1桁減衰しているのに対し、 10keV光子に対しては5 mで1桁減衰している。また、 角度 ϕ は、光子ビームの電場ベクトルを含む垂直面か らの方位角を表し、両図で、偏光光子の非等方散乱の 効果が、ビーム軸から離れたところの浅い位置ではっ きりと観察されている。最大値は、 $\phi = 90^{\circ}$ 、すなわ ち電場ベクトルと垂直な方向で見られた。ビーム軸か らの距離が大きいほど最大値と最小値の比が大きく、 30keV光子には最大3.5、10keV光子には最大2.5であっ た。

4.2 モンテカルロ解析

4.2.1 EGS4コード

4.2.1.1 オリジナル版

同コードは、ITSと同じく電子・光子輸送を計算で きるモンテカルロコードである。FORTRANのpreprocessorであるMORTRAN言語で記述され、光子輸 送は1keVまで、電子輸送は10keVまで追跡できる。 光子輸送においては、光電効果、Klein-Nishinaの式 を用いたコンプトン散乱、レイリー散乱、そして電子 対生成が計算される。また、制動放射線、単元素に対 するK軌道特性X線もシミュレーションされる。形状、 入出力は、サブルーチンを自らプログラムすることに よって使用するため、フレキシビリティは高い。電子 輸送では、 condensed history技術が用いられ、 Molièreの多重散乱理論"に基づいている。 2次電子 発生も考慮される。もともと高エネルギー領域用に 開発されたが、近年低エネルギー用に改良が行われ、 適用性が向上してきている。

4.2.1.2 低エネルギー光子用拡張版

本研究のために開発された低エネルギー光子用拡張 版⁸⁾では、コンプトン散乱における電子束縛効果、お よび偏光効果をシミュレーションできる。オリジナル のEGS4コードは、コンプトン散乱に対して自由電子 を前提としたKlein-Nishimaの式を適用していたが、 図4.6に示すように、100keV以下の低エネルギー光子 に対する軟組織内の輸送計算では、軌道電子の束縛効 果を無視できない。コンプトン散乱の微分散乱断面積 は、

$$\frac{d\sigma_c}{d\Omega} = S(x,Z)\frac{d\sigma_{KN}}{d\Omega}$$
(4.6)

の式が用いられている。S(x,Z)は非干渉性散乱関数、 x、Zはそれぞれ運動量輸送、原子番号、 σ_{KN} はKlein-Nishina断面積を表す。レイリー散乱は、トムソン散 乱断面積 σ_{T} と原子形状因子F(x,Z)を用いた

$$\frac{d\sigma_R}{d\Omega} = F^2(x,Z)\frac{d\sigma_T}{d\Omega}$$
(4.7)

(91)

の式がオリジナルで用いられている。 S(x,Z) と F (x,Z) には、それぞれHubbell⁹⁾、Hubbell and Overb ϕ^{100} のデータが用いられる。

偏光における方位角方向のコンプトン、レイリー散 乱の非等方成分は、以下の式で与えられている。 $\frac{d\sigma_{KN}}{d\Omega} = \frac{1}{2} r_0^2 \left(\frac{k}{k_0}\right)^2 \left(\frac{k}{k_0} + \frac{k_0}{k} - 2\sin^2\theta\cos^2\phi\right) (4.8)$ $\frac{d\sigma_T}{d\Omega} = r_0^2 (1 - \sin^2\theta\cos^2\phi) \qquad (4.9)$

ここで、 r_0 は、古典電子半径、 k_0 、kは入射、散乱 光子エネルギー、 θ 、 ϕ は散乱極、方位角をそれぞれ 表す。両断面積とも、 $\phi = 90^\circ$ 、すなわち光子、電子 が入射波の電場ベクトルと垂直方向に散乱される場合 に最大となる。現在、こうした偏光の影響を計算でき る汎用コードは他にない。

EGS 4 では、光子断面積のうち、光電吸収とレイリー 散乱断面積をStorm and Israel¹¹⁰のデータに基づい ていたが、本研究第4、5章の計算の結果、PHOTX ライブラリー¹²⁰の方が低エネルギーにおいて精度が よいことが明らかになり、置き換えられた。また、L



図4.4 30keV光子入射に対するファントム 内吸収線量分布測定値と計算値 ビーム軸上と軸から1、3、5 cm

軌道特性X線も計算できるようになり、合わせてK、 L吸収端以下の光電子輸送もシミュレーションできる ようになった¹³。

4.2.2 計算方法

光子輸送は、同コードで利用できる最小エネルギー 1 keVまでシミュレートした。入射光子の電場ベクト ルの方向は、偏光度の測定値に基づいてサンプリング した。また、電子輸送は、線量計算値がEGS4の電子 カットオフエネルギーの値に依存しないことを前もっ て確認したので、無視した。30keVに対するエネルギー 沈積は、深さ方向0.5cm、径方向0.4cm、方位角方向15 度毎に積分し、10keVに対しては、深さ方向のみ0.04 cm毎に変更して積分した。光子断面積は、PHOTXを 用いた。

4.2.3 計算値と測定値の比較

30、10keV光子に対する計算結果を、それぞれ図4. 4、4.5に示す。偏光の影響も含め、よく実験値を再現 していることがわかる。10keV線源光子に対しては、 図4.5に見られるように30keV高調波成分の影響が深 さ1.5cm以上で顕著に現れている。また、同図では、 異なる光子断面積、すなわちPHOTXとStorm and Israelのデータを用いた計算値を、ビーム軸において



図4.5 10keV光子入射に対するファントム 内吸収線量分布測定値と計算値 ビーム軸上と軸から1 cm



図4.6 人体軟組織の光子断面積

比較している。測定値とのよりよい一致は、深さ1.5、 2.0cmで示されているように、PHOTXデータの方で得 られている。ここで、さらに詳細に実験値と計算値の 一致度を調べるため、両者の比を計算した。結果を図 4.7、4.8に示す。深部で誤差が大きいが、30、10keV 線源光子に対して、ほとんどの比は誤差内で1に等し い。とくに、10keV光子に対してはビーム軸で15%、 周辺部でも25%以内の一致を示した。

4.3 結論

30、10keV単一エネルギー光子に対して、 LiF、 Li₂B₄O₇: CuTLDを実際に応用し、ファントム内吸



図4.8 図4.5のファントム内吸収線量における 計算値の実験値に対する比

(93)

収線量分布を測定した。同時に、低エネルギー光子輸 送用に拡張されたモンテカルロ輸送計算コードEGS 4 の計算値と比較を行い、同コードの妥当性を確認した。

応用として、冠状動脈アンジオグラフィ¹⁰、外部被 曝線量評価の他に、治療、診断に用いられる放射性医 薬品による内部被曝線量の評価にも寄与すると考えら れる。

参考文献

- Nariyama, N., Tanaka, S., Nakane, Y., Namito, Y., Hirayama, H., Ban, S. andNakashima, H., "Absorbed dose measurements and calculations in phantoms for 1.5 to 50 keV photons," Health Phys., 68, 253-260 (1995).
- 2. 物理学辞典、培風館(1986).
- 3. 大柳宏之、"シンクロトロン放射光の基礎"、丸善 (1996).
- 4. International Commission on Radiation Units and Measurements, "Tissue substitutes in radiation dosimetry and measurement," ICRU Report 44 (1989).
- 5. International Commission on Radiological Protection, "Report of the task group on reference man," ICRP Publication 23, Pergamon Press (1975).
- Hubbell, J.H., "Photon mass attenuation and energy-absorption coefficients from 1 keV to 20 MeV", Int. J. Appl. Radiat. Isot., 33, 1269-1290 (1982).
- Molière, G., "Theorie der Streuung schneller geladener Teilchen I: Einzelstreuung am abgeschirmten Coulomb-Feld," Z. Naturforsch., 2a, 133 (1947).
- Namito, Y., Ban, S. and Hirayama, H., "Implementation of linearly polarized photon scattering into the EGS4 code," Nucl. Inst. Meth., A332, 277-283 (1993).
- 9. Hubbell, J.H., Veigele, Wm. J., Briggs, E.A., Brown, R.T., Cromer, D. T. and Howerton, R. J., "Atomic form factors, incoherent scattering functions, and photon scattering cross section," J. Phys. Chem. Ref. Data, 4, 471-538 (1975).
- Hubbell, J.H. and Øverbø I., "Relativistic atomic form factors and photon coherent scattering cross section," J. Phys. Chem. Ref. Data, 9, 69-105 (1979).
- 11. Storm, E. and Israel, H. I., "Photon cross sections from 1 keV to 100 MeV for elements Z=1 to Z=100," Atomic Data and Nucl. Data

Tables, A7, 565-681 (1970).

- "PHOTX Photon Interaction Cross Section Library," DLC-136, Radiation Shielding Information Center, Oak Ridge National Laboratory (1988)
- 13. Hirayama, H., Namito, Y. and Ban, S., "Implementation of an L-shell photoelectron and an L X-ray for elements into the EGS4 code," KEK Internal 96-10 (1996).
- 14. Nariyama, N., Tanaka, S., Nakane, Y., Hirayama, H., Ban, S., Nakashima, H., Namito, Y., Hyodo, H. and Takeda, T., "Dose measurements with TLDs in phantoms for coronary angiography using synchrotron radiation," World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Nice, France (1997).

第5章 低エネルギー光子に対する 線量換算係数計算

5.1 計算条件

EGS 4 コードを用いて、30cm角の平板ファントム前面に、1.5~50keV単一エネルギーの光子ビームが垂直に入射した時の単位光子フルーエンス当たりの0.07 mm、0.02-0.10mm、10mm深さ線量を計算した¹⁰。ファントム材質として、表5.1に示すICRU球の4、10元素組成を用いた。ICRU10元素は、水素、炭素、窒素、酸素に加え硫黄、カリウム、リンなどの重い元素を若干含むが、密度はどちらも1.0g/cm²である。

表5.1 ファントム構成元素の重量%

Element	H	с	N	0	Na	Mg	P	s	к	Ca	Density (g/cm³)
ICRU 4元素 ICRU10元素	10. 1 10. 2	11. 1 12. 3	2.6 3.5	76. 2 72. 9	0.08	0. 02	0. 2	0.5	0.3	0. 007	1.0 1.0

検出器として、10keV以下の10mm深さ線量に対して はNext event surface crossing (NESX)検出器、 他はエネルギー沈積検出器を用いた。エネルギー沈積 法では、検出器の厚さは平均自由行程の10分の1にな るよう線源エネルギーに応じて変化させ、NESX検出 器では、散乱位置から来る光子が面検出器を横切る可 能性がある毎に、光子束にエネルギーと質量エネルギー 吸収係数を乗じて線量を計算した。ICRP Publication 60^{2} は、光子の放射線荷重係数W_Rを1と定義してい るので、計算した吸収線量は等価線量に等しい。

モンテカルロ計算のヒストリー数は、統計誤差が1 %以下になるように設定した。制動輻射線や蛍光X線 は考慮していない。蛍光X線の影響については、蛍光 収量、減衰係数およびエネルギー吸収係数を用いた簡 易計算により、重元素を含むICRU10元素ファントム においても1%以下であることを確認した。また、光 子断面積にはPHOTXライブラリーを、NESX検出器 には、Hubbellのエネルギー吸収係数の値³⁾を用いた。 電子輸送の影響はないことを確認したので、電子は発 生と同時に吸収されるとした。

5.2 他計算との比較(10~50keV)

表5.2、5.3に、それぞれ0.07mm、10mm深さ線量の計 算値と文献値を示す。10keVと15keVの10mm深さ線量 を除いて、平板形状の深さ線量は、球形状の深さ線量 よりわずかに大きいが、両形状の違いは各文献値間の 差に比べて重要でないことを表している。すなわち、 平板形状の評価の方が、プログラミングが単純で、大 きな検出器を用いることによってたやすく小さな統計 誤差を得られることから、球形状の評価より有用と考 えられる。実際、測定を行う上でも容易なので、ICRU Report 47⁴¹では個人モニタリング用に平板が採用さ れている。

5.3 光子断面積間の比較(10, 15, 20 keV)

平板形状における断面積の吸収線量に対する影響を 表5.4に示す。第2、4列は、Storm and Israel⁸⁾の断

(keV)	IC	RU (4 elem	ents)	ICRU (10 e	elements)
. ,	Williams ⁵⁾ sphere	Nelson ⁶⁾ slab	This work	Nelson slab	This work
10	6.91	6.95	7.19	7.83	7.91
15	3.04	3.16	3.18	3.39	3.51
20	1.72	1.77	1.82	1.90	2.01
30	0.861	0.897	0.907	0.962	1.01
40	0.590	0.623	0.635	0.661	0.695
50	0.491	0.538	0.541	0.550	0.576

表5.2 0.07mm深さ線量の他計算との比較

表5.3 10㎜深さの線量の他計算との比較

Energy (keV)	Williams	Depth of ICRU (4 Dimbylow ⁷	dose at 10 elements) Velson	mm (10 ⁻ This	¹² Sv cm ²) ICRU (10 Nelson	elements) This
	sphere	sphere	slab	work	slab	work
10	0.0769	0.0708	0.0673	0.0641	0.0454	0.0427
15	0.846	0.827	0.844	0.818	0.802	0.784
20	1.01	1.00	1.03	1.06	1.05	1.10
30	0. 785	0.773	0.812	0.829	0.862	0.892
40	0.614	0.608	0.652	0.664	0.665	0.710
50	0.526	0.518	0.592	0.591	0. 593	0.630

面積を用いて計算した深さ線量を、第3、5列は、その深さ線量とPHOTXを用いた深さ線量計算値の比を 表す。Storm and Israelの断面積を用いて計算した 10mm深さ線量は、PHOTXとStorm and Israelのデー タの差が4%ある10keVのエネルギーにおいて、PHOTX を用いた結果より14%ほど過大評価になっている。

5.4 単位フルーエンス当たり深さ線量

5.4.1 計算結果(1.5~50keV)

表5.5は、0.07mm深さと0.02~0.10mm深さの単位フルー エンス当たり深さ線量を、各ファントムについて比較 したものである。10keV以上で、10元素ファントムの 線量は4元素ファントムの線量より2%から11%大き いが、両深さの違いは10keV以上では重要でない。し かし、それ以下ではエネルギーが減少するにつれて増 大し、1.5keVでファクター60と最大になる。これら の結果より、深さは低エネルギー光子に対する皮膚線

表5.4 Storm and IsraelおよびPHOTX断面積を 用いた深さ線量の比較

Energy (keV)	0.07 mm depth dose (10 ^{-1 2} Svcm ²)	Dose ratio	10 mm depth dose (10 ⁻¹² Svcm ²)	Dose ratio
10	6.93	0.964	0.0729	1.14
15	3.05	0.959	0.828	1.01
20	1.76	0.967	1.04	0.981

表5.5 単位フルーエンス当たり0.07mm、 0.02-0.10mm深さ線量

Energy		Depth dose (1	0 ⁻¹² Sv cm ²	[°])
(keV)	ICRU	(4 elements)	ICRU (1	10 elements)
	0.07mm	0.02-0.10mm	0.07mm	0.02-0.10mm
1.5	0. 0406	2. 35	0. 0430	2. 45
2	3.31	12.7	3.44	12.9
3	24.6	31.9	24.4	32.0
4	28.7	31. 3	29.5	32.6
5	23. 7	24.8	25.1	26.2
6	18.3	18.8	19.7	20.1
8	11.1	11.2	12.1	12.2
10	7.19		7.91	
15	3.18		3.51	
20	1.82		2.01	
30	0.907		1.01	
40	0.635		0.695	
50	0.541		0.576	

表5.6 単位フルーエンス当たり10mm深さ線量

Energy	Depth dose at 10	mm (10 ⁻¹² Sv cm ²)
(keV)	ICRU (4 elements)	ICRU (10 elements)
6	3. 24x10 ⁻ °	4. 55x10 ⁻¹⁰
8	8.99x10 ⁻⁴	4. 21x10 ⁻⁴
10	0.0641	0.0427
15	0.818	0.784
20	1.06	1.10
30	0.829	0.892
40	0.664	0.710
50	0.591	0.630

量評価においてもっとも決定的な因子であることがわ かる。表5.6では、10mm深さ線量を同様に4元素と10元 素ファントムの間で比較している。元素の違いによる 効果は、光子エネルギーが減少するにつれて大きくなっ ている。

10keV以下の0.07mm深さ線量は、英国放射線単位・ 測定委員会(BCRU)⁹⁾およびGrosswendt¹⁰によって 報告されている。前者は、EGS4で10、7、5keVに対 して、また指数関数を用いて簡易計算を2keVまで行 い、後者は、house-madeのモンテカルロ光子輸送計 算コードを用い、光子減衰係数に1977年のHubbellの データ¹¹⁾を用いているところが異なる。しかも、当然 ながら0.02-0.1mmの深さ線量はどちらも計算を行って いない。

5.4.2 実効線量との比較

ICRP Publication 51では、ICRU4元素球ファン トムに対する周辺線量当量 H*(d)を実際の放射線防 護の指標として導入している。同じ意味で、平板ファ ントムの深さ線量を1990年のICRP勧告に基づく実効 線量と比較することも興味深い。表5.7は、前出の深 さ線量と、Zankl¹²⁾とYamaguchi¹³⁾がそれぞれ計算し た実効線量を比較したものである。実効線量は、最大 値を示す前後入射、すなわち身体の長軸に直角に前面 から後面に向かって光子が入射する場合を示している。 同表からわかるように、平板形状の10mm深さ線量は、 実効線量を10~50keVのエネルギーにわたって上回っ ている。他方、10keV以下では比較すべき実効線量の データがない。表5.5と5.6を比較してみると、0.02~ 0.1mm深さの皮膚線量は、10mm深さ線量より10keV以 下で100倍以上大きく、また、その皮膚線量は、3 keV 付近で最大値をとることがわかった。一方、ICRP Publication 60では、等価線量から実効線量を得るの

表5.7 10mm深さ線量と前後入射時の実効線量の比較

Energy (keV)	Depth dose (10 ⁻¹² Sv cm ²)	Energy (keV)	Zankl ¹²⁾ (10 ⁻⁺² Sv cm ²)	Energy (keV)	Yamaguchi ¹³⁾ (10 ⁻¹² Sv cm ²)
10	0.0641	10	0.0483		
15	0.818	15	0.125	17	0.103
20	1.06				
		25	0.264		
30	0.829			29.5	0.253
		35	0.324		
40	0.664				
				45	0.322
50	0.591	50	0.359		

に、皮膚に対して0.01の組織荷重係数をあてている。 以上より、10keV以下の低エネルギー光子に対する線 量限度は、皮膚線量によって決定されると考えられる。

5.5 結論

EGS4コードを用いて、ICRU4、10元素平板ファ ントム内の深さ線量を、1.5keVから50keV光子に対し て、最新の光子断面積データであるPHOTXを用いて 計算した。実効線量との比較から、平板ファントムに おける10mm深さ線量は10keV以上のエネルギー領域に おいて実効線量より大きいことを示した。さらに、10 keV以下のエネルギー領域では、皮膚線量が実効線量 の大きさを決定することが示唆された。結果として、 10keV以下のエネルギー領域においては、10mm深さ線 量の代わりにICRU4元素平板ファントム中の0.02mm-0.1mm深さ線量を、ICRP Publication 60が定義した 実効線量の実際的な指標として推奨できることを明ら かにした。

参考文献

- Nariyama, N., Tanaka, S., Nakane, Y., Namito, Y., Hirayama, H., Ban, S. and Nakashima, H., "Absorbed dose measurements and calculations in phantoms for 1.5 to 50 keV photons," Health Phys., 68, 253-260 (1995).
- 2. International Commission on Radiological Protection, "1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection," ICRP Publication 60, Pergamon Press, Oxford (1991).
- 3. Hubbell, J.H., "Photon mass attenuation and energy-absorption coefficients from 1 keV to 20 MeV", Int. J. Appl. Radiat. Isot., 33, 1269-1290 (1982).
- 4. International Commission on Radiation Units and Measurements, "Measurement of dose equivalents from external photon and electron radia-

tions," ICRU Report 47 (1992).

- 5. Williams, G., Swanson, W.P., Kraph, P. and Drexler, G., "Calculation and analysis of photon dose equivalent distributions in the ICRU sphere," GSF Bericht S-958 (1983).
- Nelson, R.F. and Chilton, A.B., "Low-energy photon dose deposition in tissue slab and spherical phantoms," NUREG/CR-3425 (1983).
- 7. Dimbylow, P. J. and Francis, T.M., "The calculation of dose equivalent quantities in the ICRU sphere for photon energies from 0.01 to 10 MeV," Radiat. Prot. Dosim., 9, 49-53 (1984).
- 8. Storm, E. and Israel, H. I., "Photon cross sections from 1 keV to 100 MeV for elements Z=1 to Z=100," Atomic Data and Nucl. Data Tables, A7, 565-681 (1970).
- 9. British Committee on Radiation Units and Measurements, "Conversion from air kerma to directional dose equivalent for photons below 10 keV," Radiat. Prot. Dosim., 27, 267-269 (1989).
- 10. Grosswendt, B., "Conversion factors for the IAEA cube phantom for external photon irradiation," Radiat. Prot. Dosim., 29, 177-182 (1989).
- Hubbell, J.H., "Photon mass attenuation and mass energy-absorption coefficients for H, C, N, O, Ar, and seven mixtures from 0.1 keV to 20 MeV," Radiat. Res., 70, 58-81 (1977).
- Zankl, M., Petoussi, N. and Drexler, G., "Effective dose and effective dose equivalentthe impact of the new ICRP definition for external photon irradiation," Health Phys., 62, 395-399 (1992).
- Yamaguchi, Y., "Dose conversion coefficients for external photons based on ICRP 1990 Recommendation," J. Nucl. Sci. Tech., 31, 716-725 (1994).

第6章 総括

本研究では、低エネルギー光子に対する線量評価法 の発展を目的に、理論、開発および応用面にわたって、 実験、解析を行った。

[理論]

空洞理論は、媒質中における線量計の応答を定量的 に評価する理論であり、X線、γ線の線量測定の基本 となる。その検証実験は従来、主に[®]Coγ線に対して 行われ、100keV以下のX線に対してはほとんど行わ れてこなかった。そこで、その低エネルギー光子に対 する適用性を調べるため、熱蛍光線量計(TLD)を テフロン、アルミニウム、銅、金箔ではさみ、X線発 生装置からの30~200keVX線を照射することにより、 その応答特性を測定した。その結果をBurlinの空洞理 論に基づく計算値と比較したところ、テフロン、アル ミニウム、銅の値が10%以内で一致したにも関わらず、 金の値は38~48%の差異を示す結果を得た。そこで、 モンテカルロ光子・電子輸送計算コードITSの計算値 が上記の実験値と一致することを確認した上で、同コー ドを用いて金に対する応答値が異なった原因を調べた。

その結果、テフロン、アルミニウムの場合、TLD 線量に対する媒質からの2次電子の寄与が小さいため、 fの値は加重係数の精度にあまり依存しないが、金の 場合はその寄与が大きく、加重係数の評価精度に大き く依存することを明らかにした。つまり、空洞が "大きい"か"小さい"かは2次電子の減衰の程度に あるのではなく、TLD線量に及ぼす影響の度合いに あることを解析により示した。そして、問題を解決す るために、加重係数の計算において媒質からの2次電 子の減衰を指数関数近似するのでなく、その電子がす べてTLD中に吸収される点に着目し、エネルギー透 過・反射係数を用いてfの値を直接計算する方法を提 案した。同方法による計算値は、実験値、モンテカル ロ計算値とよく一致することを確認した。また、その 適用範囲を2次電子の実効エネルギーを指標に、光子 エネルギー、TLD厚さに関して示した。

[開発·測定]

既存の放射光施設あるいはX線取扱い施設において 利用される個人線量計は、30keV以下の光子に対する 利用が考慮されていない。そこで、放射光をはじめと する低エネルギー領域の線量測定に応用するため、以 下の研究を行った。

まず、実験を進める上で、放射光の大きな強度を精 度よくモニターする測定手段を確立する必要がある。 そのため、絶対線量を補正なしに直接測定できる透過 型自由空気電離箱および全吸収熱量計を開発し、3% 以内で互いの値が一致することを確認した。

線量計としてはTLDを選択し、その基本データで あるグロー曲線(温度対蛍光量曲線)を測定するため、 ±2%の精度で $0.5 \sim 5 \, \mathbb{C}/s$ の直線加熱を行う高性能 なリーダーを独自に開発した。そして線量計として応 用するためには、エネルギー、線量応答値が必須であ ることから、シンクロトロン放射光からの $10 \sim 40$ keV 単色 X線を、人体軟組織等価な組成をもつフッ化リチ ウム(LiF)、ホウ酸リチウム(Li₂B₄O₇:Cu)、酸化 ベリリウム(BeO)、そして高原子番号をもち環境線 量測定用の硫酸カルシウム(CaSO₄:Tm)TLDに照 射し、そのグロー曲線の面積を積分することにより、 各々のエネルギー、線量応答を以下のように得た。 ・フッ化リチウム

エネルギー応答は、6%、主ビークと高温ビークは それぞれ4%、17~41%空洞理論値より大きく、これ より人体軟組織中のエネルギー応答は、 $^{\circ\circ}$ Co γ 線比で 1.27~1.55と考えられる。また、直線性は5Gy付近ま であり、その後、supralinearityを示した。その最大 値は、 $^{\circ\circ}$ Co γ 線、30keV、10keVX線と光子エネルギー が小さくなるほど4.3、2.8、2.0と小さい値を示した。

グロー曲線は複数のピークからなり、低エネルギー ほど、また高線量ほど高温部のピークが大きく成長し た。

・ホウ酸リチウム

エネルギー応答は、空洞理論値より8%~20%小さい結果を示した。これより、人体軟組織中のエネルギー応答は、0.71~0.85と考えられる。また、 $^{\circ\circ}$ Co γ 線、10keVX線に対して測定した線量応答は、LiFと異なり、supralinearityを示さなかった。直線領域は、 $^{\circ\circ}$ Co γ 線の650Gyに対して、10keVX線は300Gyまでしか観察されなかった。

グロー曲線は、主ピークと高温ピークからなり、線 量が高くなるほどその高温ピークは飽和し次第に小さ くなることが、ピーク位置、半値幅の測定より明らか になった。

・酸化ベリリウム

エネルギー応答は、空洞理論値より70%も大きい値 を示した。また、ガラスからの2次電子、蛍光の自己 吸収の影響は無視できることを確認した。これより、 人体軟組織中のエネルギー応答は、LiFと同じ1.28~ 1.55と考えられるが、30keV以下では、ガラス、素子 による光子減衰が大きい。直線領域は、 $^{\circ}$ Co γ 線、10 keVX線ともに2.6Gyまで見られ、supralinearityの程 度は、 $^{\circ}$ Co γ 線の3.7に対し、10keVX線は1.8であっ た。

グロー曲線は、見かけ上一つであるが、線量が高く なるほどピーク位置は高温側へシフトし、半値幅も大 きくなった。

・硫酸カルシウム

エネルギー応答は、空洞理論値より6%~37%大き い値を示した。直線領域は、 $^{\circ\circ}Co\gamma$ 線に対して0.5Gy まで、40keVX線に対しては1Gyまで観察され、 supralinearity時の線量応答は、 $^{\circ\circ}Co\gamma$ 線の3.1に対し、 40keVX線は1.6であった。

グロー曲線は、多くのピークからなり、低エネルギー に対して、また高線量の場合も高温部のピークが大き く増大することを観察した。

これらの結果より、エネルギー応答、直線性、また 光子減衰の点から、個人線量計として、ホウ酸リチウ ムTLDが放射光に対して優れた特性を示すことが明 らかになった。また、LiFも、照射線量が低い場合に は有効であることがわかった。

また、TLDは、エネルギー応答と空洞理論値との 大小関係、supralinearityの有無、グローピーク数に より、2つのタイプ、すなわち、Li₂B₄O₇:Cuタイプ とLiFタイプに分かれることが明らかになった。

さらに、光子に対するLET計算により、光子エネル ギーが小さいほど、LETは大きくなることを定量的に 示し、グロー曲線やsupralinearityの光子エネルギー 依存性は、LETの影響によることが示唆された。

[応用]

実際に、個人線量計として応用するためには、ファ ントムにおける実験が不可欠である。また、低エネル ギーX線の線量評価、たとえばアンジオグラフィー (冠状動脈撮像法)など医療照射の被曝評価、あるい は計算コードのためのベンチマーク実験には、ファン トムの深部線量分布が必須である。

そこで、人体軟組織等価な組成をもつ30cm角の均 質ファントムに、放射光からの10、30keV単色 X線を 照射し、薄型のLiF、Li₂B₄O₇:Cu組織等価TLDを用 いて、内部の吸収線量分布を測定した。その測定値と、 偏光、コンプトン散乱における電子束縛効果など低エ ネルギー光子用に拡張された光子・電子モンテカルロ 輸送計算コードEGS 4 の計算値を比較した結果、偏光 の影響も含めて、両者はよく一致することを確認した。 すなわち、低エネルギー領域における同コードおよび 用いた光子断面積PHOTXの線量計算に対する精度を 確認した。

そのモンテカルロ計算コードEGS4を用いて、ICRU4、 10元素平板ファントム内の0.07mm、0.02-0.1mm、10mm 深さ線量を、1.5keVから50keV光子に対してそれぞれ 計算した。体系は、球でなくとも平板で十分なことを 確認し、平板ファントムの10mm深さ線量は、10keV以 上のエネルギー領域において実効線量より大きく、安 全側に評価することを示した。さらに、10keV以下の エネルギー領域においては、皮膚線量が実効線量の大 きさを決定することが示唆された。結果として、ICR U4元素平板ファントム中の0.02mmから0.1mm深さ線量 が、10keV以下のエネルギー領域において10mm深さ線量 が、10keV以下のエネルギー領域において10mm深さ線 量の代わりにICRP Publication 60で定義された実効 線量の実際的な指標として適当であることを明らかに した。

本研究は、従来系統的に調べられてこなかった低エ ネルギー光子に対する線量評価を、理論、実験および 解析の面から検討を行ったところに意義がある。

理論的には、従来、漠然と問題があると考えられて きた低エネルギー領域において、系統的に吸収線量測

48

定方法の基礎となる空洞理論のための実験、解析を行い、その加重係数の物理的意味を明らかにすることにより、同理論の適用範囲について検証し、また新たな 適用方法を提案しその範囲を広げた点で、この分野の 測定に大きく寄与するものである。

実験面の成果では、放射光の絶対強度を測定する技術を実証し発展させたこと、直線加熱型のTLDリー ダーを独自に開発し、単色X線を照射したTLDの応 答測定値をグロー曲線に基づいてまとめたことが挙げ られる。TLDの応答特性は従来から数多く測定され てきたが、10-40keVの単一エネルギー光子に対する 初めての測定値という点で、標準のデータを提供した。 これらは、TLDを低エネルギー光子に適用する場合 に利用される。また、実際にLiF、Li₂B₄O₇:CuTLD を用いて、30、10keVの単一エネルギー光子に対する ファントム内線量分布を測定したことは、同TLDの 低エネルギーにおける線量測定への応用を実証し、ま た、放射光による被曝線量に関して重要なデータを提 供した。

解析面では、汎用のモンテカルロコードITS、EGS4 の低エネルギー領域における光子線量計算への適用性 を実験値と比較することにより確認し、とくに、EGS4 については低エネルギー領域に拡張された同コードの 妥当性をはじめて実証し、偏光を含む放射光の挙動を 正確に計算できることを示した点に価値がある。また、 ICRPの報告に基づき、10keV以下の光子に対する0.02-0.1mm深さ線量評価を、実験的に検証したコードを用 いて計算し、0.07mm深さ線量との相違を示した。また、 実効線量との比較から、0.02-0.1mm深さ線量を10keV 以下における実効線量の実際的な指標として示したこ とは、低エネルギー光子の被曝評価において一つの指 針を与えたといえる。

なお、本成果は、放射光施設の大強度化にともない、 ますますその利用価値も高まると思われる。さらには、 放射光施設のみならず、既存の原子力関連施設におけ る被曝線量、ガンマ発熱評価、あるいは医療用X線、 RIによる線量評価に対しても応用できる。

今後の課題としては、TLDのグロー曲線や発光効 率、supralinearityのLET依存性などのメカニズム解 明が挙げられる。そのためには、ルミネセンス光の波 長測定などに加えて、吸収線量のようなマクロなレベ ルではなく、ミクロなレベルのエネルギー付与を評価 する手法が必要になると考えられる。

謝辞

本研究の遂行にあたり幾多のご助言とご激励をいた だいた日本原子力研究所企画室の田中俊一室長に心よ りの感謝の意を表します。また、同研究所の中島宏副 主任研究員、中根佳弘氏、坂本幸夫副主任研究員、笹 本宣雄主任研究員、浅野芳裕氏、高エネルギー加速器 研究機構の平山英夫教授、伴秀一助教授、波戸芳仁助 手には同じ実験グループとして、放射光実験施設の河 田洋助教授、渡辺信久助手にはビームライン担当者と して、また、熱蛍光線量計の[®]Coガンマ線、X線発生 装置による照射では、日本原子力研究所の大久保隆氏、 上沢輝夫氏、吉澤道夫氏にそれぞれお世話をいただき ました。篤く感謝いたします。また、研究遂行にあた りご理解、ご激励をいただいた船舶技術研究所原子力 技術部の山路昭雄部長、植木紘太郎室長に感謝いたし ます。最後に、本論文をまとめるにあたり、ご指導い ただいた大阪大学の山本幸佳教授に感謝の意を表しま す。

付録

ICRP、ICRU関係用語

等価線量

ICRPの1977年勧告の中で定義された線量当量と基本的に変わらないものであるが、線質係数に代わって 放射線荷重係数を用いる点が異なる。吸収線量にこの 放射線荷重係数を乗じて求められる。

実効線量

ICRPの1990年勧告の中で、実効線量当量の代わり に定義された線量用語で、放射線による確率的影響を 評価する目的で導入された。臓器、組織の放射線感受 性の相対値で荷重した等価線量をすべての臓器、組織 で積分したもので、

$$E = \Sigma w_T \Sigma w_R D$$

の式から求められる。ここで、Wrは組織荷重係数、 Wrは放射線荷重係数、Dは吸収線量を表す。

表 7.1 放射線荷重係数

放射線の種類、エネルギー 肋	如射線荷重係数
光子	1
電子、μ中間子	1
中性子 E<10keV	5
10keV <e<100kev< td=""><td>10</td></e<100kev<>	10
100keV <e<2mev< td=""><td>20</td></e<2mev<>	20
2MeV <e<20mev< td=""><td>10</td></e<20mev<>	10
20MeV <e< td=""><td>5</td></e<>	5
陽子(反跳陽子を除く、E>2MeV) 5
α粒子、核分裂片、重い原子核	20

50

組織荷重係数

実効線量の中で、臓器あるいは組織毎の線量当量に 乗じる係数が組織荷重係数である。ICRP1990年勧告 では、13の臓器および組織について組織荷重係数が与 えられている(表 1.1)。

放射線荷重係数

等価線量において、身体に入射する放射線の種類、エ ネルギーに応じて吸収線量に乗じる。

周辺線量当量

実用的なモニタリング量として、ICRU(国際放射 線単位測定委員会)が1985年に導入した。整列拡張場 においたICRU球の深さdに生じる線量当量である。 強透過性の放射線に対して、d=10mmがICRUから勧 告されている。ここで、強透過性の放射線とは、皮膚 線量当量が実効線量当量の10倍以下となる放射線を指 す。また、整列拡張場とは、フルーエンスとエネルギー 分布は下記の拡張場と同じ定義であるが、フルーエン スを単一の方向に整列し直した放射線場を指す。

方向性線量当量

周辺線量当量と同時に導入され、ある拡張場においたICRU球のある方向Ω上にある深さdに生じる線量 当量である。弱透過性の放射線に対して、皮膚で0.07 mm、目で3mmの深さが勧告されている。拡張場とは、 フルーエンスとその角度、エネルギー分布が、問題と なる体積中で、評価点と同じ値をとると仮定した放射

線場である。

個人線量当量

ICRU47で導入された個人モニタリング線量。ある 適当な深さdでの人体軟組織の線量当量。弱透過性の 放射線に対して、皮膚で0.07mm、目で3mmの深さが、 強透過性の放射線に対しては、d=10mmがICRUから 勧告されている。

計測実用量

放射線防護で用いられ、簡単なモニター機器で測定 でき、過小評価しないことを確実にするため制限値よ り十分に安全側の評価を与える量。

参考文献

- International Commission on Radiological Protection, "国際放射線防護委員会の1990年勧告"、 (幼日本アイソトープ協会 (1991).
- 2. 草間朋子(編)、"ICRP1990年勧告-その要点 と考え方-"、日刊工業新聞社(1991).
- 「低線量放射線の影響と安全評価」研究専門委員会、"原子力関係者のための放射線の健康影響用語集"、(出)日本原子力学会(1992).
- 4. International Commission on Radiation Units and Measurements, "Quantities and units in radiation dosimetry," ICRU Report 51 (1993).